PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-328313

(43)Date of publication of application: 15.11.2002

5/28

(51)Int.Cl.

G02B 26/02 B81B 5/00 B81C 1/00 G02B

(21)Application number: 2001-134564

(71)Applicant : SONY CORP

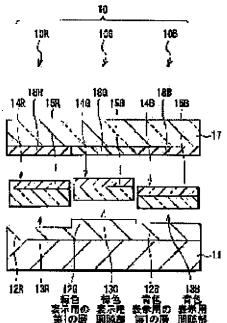
(22)Date of filing:

01.05.2001

(72)Inventor: MAKINO TAKUYA

ISHIKAWA HIROKAZU

(54) OPTICAL SWITCHING ELEMENT, ITS MANUFACTURING METHOD, AND IMAGE DISPLAY DEVICE



(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical switching element for color display which is simple in structure, small and light, and permits a high speed response, and which can be suitably used for a direct viewing/reflection type image display device requiring a quickly moving picture display. SOLUTION: The optical switching element 10 has optical multilayered structures 10R, 10G, 10B for displaying red color, green color and blue color, respectively on a substrate 11. Each layer (or a gap) differs in its film thickness (or a size) for each color. and is formed by using a gray scale mask or lift-off method. Color display is performed by changing reflected, transmitted or absorbed quantity of

incident light by changing the sizes of the gaps 13R, 13G, 13B for displaying red color, green color and blue color, respectively. The substrate 11 is formed with carbon (C) for example. First layers 12R, 12G, 12B are formed with tantalum (Ta) for example. Second layers 14R, 14G, 14B are formed with silicon nitride (SiNx) for example.

SUZUYE & SUZUYE

Partial Translation of Reference 5

Jpn. Pat. Appln. KOKAl Publication No. 2002-328313

Filing No.: 2001-134564
Filing Date: May 1, 2001
Applicant: Sony Corporation

Priority: Not Claimed

KOKAI Date: November 15, 2002 Request for Examination: Not filed

Int.Cl.: G02B 26/02

B81B 5/00 B81C 1/00 G02B 5/28

Partial Translation A

(From page 14, column 25, lines 26 to 33)

[0087] In this embodiment, the substrate 11 and the first layers 12R, 12G and 12B for displaying red, green and blue may have any refractive index in a certain range. This allows a high degree of flexibility in choosing material. If the substrate 11 is made of transparent material, incident light is absorbed by the substrate 11 under low reflective condition. Thus, there is no need to worry about stray light. If the substrate is applied to an image display apparatus, the contrast is improved.

Partial Translation B

(From page 18, column 33, lines 9 to 14)

[0142] In the switching element recited in claims 3, 4 or 14, material which absorbs light, such as carbon, is used for a substrate. Thus, unnecessary light can be absorbed by the substrate. The image display apparatus using the optical switching element has a further advantage of improving contrast.

Partial Translation of Reference 6

Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 2002-40238

Filing No.: 2000-219599
Filing Date: July 19, 2000
Applicant: Sony Corporation
Priority: Not Claimed

KOKAI Date: February 6, 2002 Request for Examination: Not filed

Int.Cl.: G02B 5/28 1/10 26/02 27/18 G09F 9/00

Partial Translation A

(From page 8, column 13, lines 37 to 42)

[0061] In this embodiment, the substrate 10 and the first layer 11 may have any refractive index in a certain range. This allows a high degree of flexibility in choosing material. If the substrate 10 is made of transparent material, incident light is absorbed by the substrate 10 under low reflection condition. Thus, there is no need to worry about stray light.

対応なし、英抄

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出數公開番号 特開2002-328313 (P2002-328313A)

(43)公院日 平成14年11月15日(2002.11.15)

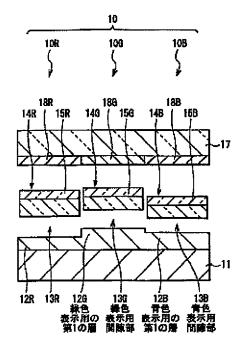
識別起号	F I デーマコート*(参考)
	G 0 2 B 26/02 E 2 H 0 4 1
	B81B 5/00 2H048
	B81C 1/00
G 0 2 B 5/28	G 0 2 B 5/28
	審査請求 未請求 請求項の数33 OL (全 27 頁)
特概2001-134564(P2001-134564)	(71)出版人 900002185
W-104-F E 4 E 4004 + 41	ソニー株式会社
平成13年5月1日(2001. B. 1)	東京都品川区北島川6丁目7番35号
	(72) 発明者 牧野 拓也
	東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
	(72)発明者 石川 博一
	東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
	一株式会社内
	(74)代理人 100098785
	弁理士 藤島 莽一郎
	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光スイッチング素子およびその製造方法、並びに画像表示装置

(57)【要約】

【課題】 簡単な構成で、小型軽量であると共に、速い動きの動画表示が求められる直視・反射型画像表示装置 にも好適に用いることができる高速応答可能なカラー表 示用の光スイッチング業子を提供する。

【構成】 光スイッチング素子10は、基板11の上に、赤色、緑色、青色表示用光学多層構造体10R、10G、10Bを有する。各層(または間隙部)の膜厚(または大きさ)は各色で異なり、グレースケールマスクまたはリフトオフ法を用いて形成される。赤色、緑色、青色表示用間隙部13R、13G、13Bの大きさを変化させることにより、入射した光の反射、透過若しくは吸収の量を変化させ、カラー表示を行う。基板11は例えばカーボン(C)、第1の層12R、12G、12Bは例えばタンタル(T2)、第2の層14R、14G、14Bは例えば窒化珪素(SiN、)により形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、光の吸収のある赤色表示用の 第1の層、光の干渉現象を起こしうる大きさを有すると 共にその大きさが可変な赤色表示用間隙部、および赤色 表示用の第2の層を配設した構造を有する赤色表示用光 学多層構造体と、

1

前記基板上に、光の吸収のある緑色表示用の第1の層、 光の干渉現象を起とし得る大きさを有すると共にその大 きさが可変な緑色表示用間隙部、および緑色表示用の第 2の層を配設した構造を有する緑色表示用光学多層構造 10 体と、

前記基板上に、光の吸収のある青色表示用の第1の層、 光の干渉現象を起こし得る大きさを有すると共にその大 きさが可変な青色表示用間隙部、および青色表示用の第 2の層を配設した構造を有する青色表示用光学多層構造 体と、

前記赤色表示用間隙部、前記緑色表示用間隙部または前 記青色表示用間隙部の光学的な大きさを変化させる駆動 手段とを有し、

前記駆動手段によって前記赤色表示用間隙部、前記緑色 20 表示用間隙部または前記背色表示用間隙部の大きさを変 化させるととにより、入射した光の反射、透過もしくは 吸収の量を変化させることを特徴とする光スイッチング 紫子。

【請求項2】 前記赤色表示用光学多層構造体において は、前記基板上に、前記赤色表示用の第1の層、前記赤 色表示用間隙部および前記赤色表示用の第2の層がこの 順で配設され、

前記録色表示用光学多層構造体においては、前記基板上 に、前記緑色表示用の第1の層、前記緑色表示用間隙部 30 および前記録色表示用の第2の層がこの頃で配設され、 前記青色表示用光学多層構造体においては、前記基板上 に、前記骨色表示用の第1の層、前期青色表示用間陰部 および前記青色表示用の第2の層がこの順で配設されて いることを特徴とする請求項1記載の光スイッチング素 子。

【請求項3】 前記基板は、光の吸収のある基板もしく は光の吸収のある薄膜を成膜した基板であることを特徴 とする諱求項1記載の光スイッチング素子。

【請求項4】 前記基板はカーボンからなることを特徴 40 とする請求項1記載の光スイッチング素子。

【請求項5】 前記赤色表示用の第2の層、前記録色表 示用の第2の層および前記青色表示用の第2の層は、透 明材料により形成されたものであることを特徴とする請 求項 l 記載の光スイッチング素子。

【請求項6】 前記駆動手段によって、前記赤色表示用 間隙部、前記録色表示用間隙部または前記青色表示用間 隊部の光学的な大きさを、λ/4の奇数倍とλ/4の偶 数倍(0を含む)との間で、2値的あるいは連続的に変 化させることで、入射光の反射、透過もしくは吸収の量 50 示用の第1の層と間じ3次元形状を有する第3の凹部と

を2値的あるいは連続的に変化させることを特徴とする 請求項1記載の光スイッチング素子。

【請求項7】 前記赤色表示用の第1の層、前記緑色表 示用の第1の層および前記青色表示用の第1の層と前記 赤色表示用の第2の層、前記緑色表示用の第2の層およ び前記青色表示用の第2の層とのうちの少なくとも一方 は、互いに光学的特性の異なる2以上の層により構成さ れた複合層であることを特徴とする請求項1記載の光ス イッチング素子。

【請求項8】 前記赤色表示用の第2の層、前記級色表 示用の第2の層および前記背色表示用の第2の層は、窒 化ケイ素(SiNx) 蹲よりなることを特徴とする請求 項5記載の光スイッチング素子。

【請求項9】 前記赤色表示用の第2の層、前記縁色表 示用の第2の層および前記青色表示用の第2の層は、窓 化ケイ素(SiN.) 膜および透明導電膜よりなること を特徴とする請求項8記載の光スイッチング素子。

【請求項10】 前記赤色表示用の第1の層、前記緑色 表示用の第1の層および前記青色表示用の第1の層と前 記赤色表示用の第2の層、前記緑色表示用の第2の層お よび前記背色表示用の第2の層とのうちの少なくとも一 方は、一部に透明導電膜を含み、前記駆動手段は、前記 透明導電膜への電圧の印加によって発生した静電力によ り、前記赤色表示用間隙部、前記緑色表示用間隙部また は前記骨色表示用間隙部の光学的な大きさを変化させる ものであることを特徴とする請求項1記載の光スイッチ ング素子。

【請求項11】 前記透明導電膜は、170、5 n 0。 およびZnOのうちのいずれかにより形成されているこ とを特徴とする請求項10記載の光スイッチング素子。 【請求項12】 前記赤色表示用の第1の層、前記緑色 表示用の第1の層および前記青色表示用の第1の層は、 金属、酸化金属、窒化金属、炭化物および半導体のうち のいずれかからなることを特徴とする請求項1記載の光 スイッチング案子。

【請求項13】 前記赤色表示用の第1の層、前記緑色 表示用の第1の層および前記青色表示用の第1の層はタ ンタル (Ta) からなることを特徴とする讃求項 1 記載 の光スイッチング素子。

【請求項14】 前記基板はカーボンからなり、前記赤 色表示用の第1の層、前記緑色表示用の第1の層および 前記青色表示用の第1の層はタンタル(Ta)からな り、前記赤色表示用の第2の層、前記緑色表示用の第2 の層および前記背色表示用の第2の層は窒化ケイ素(S iN。)膜とITOからなる透明導電膜とからなること を特徴とする請求項1記載の光スイッチング素子。

【請求項15】 前記基板は、赤色表示用の第1の層と 同じ3次元形状を有する第1の凹部と、緑色表示用の第 1の層と同じ3次元形状を有する第2の凹部と、青色表 を有し、

前記赤色表示用の第1の層は、前記第1の凹部と埋め込 まれ、

3

前記録色表示用の第1の層は、前記第2の凹部に埋め込 まれ、

前記青色表示用の第1の層は、前記第3の凹部に埋め込 まれていることを特徴とする請求項 1 記載の光スイッチ

【請求項16】 基板上に、互いに膜厚の異なる赤色表 示用の第1の層、緑色表示用の第1の層および青色表示 10 用の第1の層を、第1のグレースケールマスクを用いて 形成する工程と、

前記赤色表示用の第1の層、前記緑色表示用の第1の層 および前記青色表示用の第1の層の上に、犠牲層とし て、互いに大きさの異なる赤色表示用間隙部、緑色表示 用間隙部および青色表示用間隙部に対応する3次元形状 を有する非晶質シリコン(a-Si)膜を、第2のグレ ースケールマスクを用いて形成する工程と、

前記非晶質シリコン膜の上に、互いに膜厚の異なる赤色 表示用の第2の層、緑色表示用の第2の層および青色表 20 前記金属膜および前記第1のフォトレジスト膜を合わせ 示用の第2の層を、第3のグレースケールマスクを用い て形成する工程と、

前配非晶質シリコン膜をエッチングにより除去すること によって、互いに大きさの異なる前記赤色表示用間隙 部、前記緑色表示用間隙部および前記青色表示用間隙部 を形成する工程とを含むことを特徴とする光スイッチン グ素子の製造方法。

【請求項17】 更に、前記赤色表示用の第2の層、緑米 $T_{r_1} = R_{r_1} \cdot D_{r_1}$

(ただし、R_{p1}は前記金属膜のエッチングレートに対す 30%形成し、この第2のフォトレジスト膜を第2のグレース る前記第1のフォトレジスト膜のエッチングレートの比 を表し、Draは感光後の前記第1のフォトレジスト膜の うち最も膜厚の小さい部分と、この最も膜厚の小さい部 分以外の部分との膜厚の差を表す) ことを特徴とする請 求項19記載の光スイッチング素子の製造方法。

【請求項21】 前記非晶質シリコン (a-Si) 膜を 形成する工程は、

前記赤色表示用の第1の層、前記緑色表示用の第1の層 および前記青色表示用の第1の層の上に、犠牲層として の非晶質シリコン (a-Si) 膜を形成する工程と、 との非晶質シリコン膜の上に第2のフォトレジスト膜を※

$$T_{r_3} = R_{r_2} \cdot D_{r_3}$$

(ただし、R_{F2}は前記非晶質シリコン膜のエッチングレ ートに対する前記第2のフォトレジスト膜のエッチング レートの比を表し、D.,は感光後の前記第2のフォトレ シスト膜のうち最も膜厚の小さい部分と、との最も膜厚 の小さい部分以外の部分との膜厚の差を表す) ことを特 徴とする請求項21記載の光スイッチング素子の製造方

【請求項23】 前記赤色表示用の第2の層、前記緑色 50 工する工程と、

*色表示用の第2の層および青色表示用の第2の層の上 に、赤色表示用透明導電膜、緑色表示用透明導電膜およ び青色表示用透明導電膜をそれぞれ形成する工程を含む **ととを特徴とする請求項16記載の光スイッチング素子** の製造方法。

【請求項18】 更に、前記赤色表示用光学多層構造 体、前記緑色表示用光学多層構造体および前記青色表示 用光学多層構造体のそれぞれに対して、カバーガラスを 接合するための一対のスペーサを形成する工程を含むと とを特徴とする請求項 18記載の光スイッチング素子の 製造方法。

【請求項19】 前記赤色表示用の第1の層、前記緑色 表示用の第1の層および前記青色表示用の第1の層を形 成する工程は、

基板上に金属膜を形成する工程と、

との金属膜の上に第1のフォトレジスト膜を形成し、と の第1のフォトレジスト膜を第1のグレースケールマス クを用いて感光させるととにより3次元形状に加工する 工程と、

てエッチングすることにより、互いに膜厚の異なる赤色 表示用の第1の層、緑色表示用の第1の層および青色表 示用の第 1 の層を形成する工程とを含むことを特徴とす る請求項16記載の光スイッチング素子の製造方法。

【請求項20】 前記第1のフォトレジスト膜を感光さ せる工程において、感光後の前記第1のフォトレジスト 膜の膜厚下。は、次式(1)の関係を溢たす

(1)

ケールマスクを用いて感光させるととにより3次元形状 に加工する工程と、

前記非晶質シリコン膜および前記第2のフォトレジスト 膜を合わせてエッチングすることにより、互いに大きさ の異なる赤色表示用間隙部、緑色表示用間隙部および青 色表示用間隙部を形成するために前記非晶質シリコン層 を3次元形状に加工する工程とを含むことを特徴とする 請求項16記載の光スイッチング素子の製造方法。

【請求項22】 前記第2のフォトレジスト膜を感光さ せる工程において、感光後の前記第2のフォトレジスト 膜の膜厚丁丸は、次式(2)の関係を満たす

(2)

表示用の第2の層および前記青色表示用の第2の層を形 成する工程は、

前記非晶質シリコン膜の上に窒化ケイ素膜を形成する工 程と、

この窒化ケイ素膜の上に第3のフォトレジスト膜を形成 し、この第3のフォトレジスト膜を第3のグレースケー ルマスクを用いて感光させることにより3次元形状に加 前記室化ケイ素膜および前記第3のフォトレジスト膜を 合わせてエッチングすることにより、互いに順厚の異な る赤色表示用の第2の層、緑色表示用の第2の層および 青色表示用の第2の層を形成する工程とを含むことを特 徴とする請求項16記載の光スイッチング素子の製造方米

 $T_{p_3} = R_{p_3} \cdot D_{p_3}$

(ただし、Regは前記箋化ケイ素膜のエッチングレート に対する前記第3のフォトレジスト膜のエッチングレー トの比を表し、D.,は感光後の前記第3のフォトレジス ト膜のうち最も膜厚の小さい部分と、この最も膜厚の小 10 さい部分以外の部分との膜厚の差を表す) ことを特徴と する請求項23記載の光スイッチング素子の製造方法。 【請求項25】 前記赤色表示用の第1の層、前記緑色 表示用の第1の層および前記青色表示用の第1の層を形 成する工程は、

前記基板に、前記赤色表示用の第1の層と同じ3次元形 状を有する第1の凹部と、前記緑色表示用の第1の階と 間じ3次元形状を有する第2の凹部と、前記青色表示用 の第1の磨と同じ3次元形状を有する第3の凹部とを形 成する工程と、

前記赤色表示用の第1の層、前記緑色表示用の第1の層 および前記青色表示用の第1の層を、胸記第1の凹部、 前記第2の凹部および前記第3の凹部に埋め込まれるよ うに形成する工程と、

CMP法を用いて、前記赤色表示用の第1の層、前記線 色表示用の第1の層および前記責色表示用第1の層を所 望の膜厚に成形し平坦化する工程とを含むことを特徴と する請求項16記載の光スイッチング素子の製造方法。 【請求項26】 基板上に、互いに膜厚の異なる赤色表 示用の第1の層、緑色表示用の第1の層および青色表示 30 用の第1の層を、リフトオフ法を用いて形成する工程

前記添色表示用の第1の層、前記縁色表示用の第1の層 および前記青色表示用の第1の層の上に、犠牲層とし て、互いに大きさの異なる赤色表示用間隙部、緑色表示 用間隙部および青色表示用間隙部に対応する3次元形状 を有する非晶質シリコン(a-Si) 膜を、リフトオフ 法を用いて形成する工程と、

前記非晶質シリコン膜の上に、互いに膜厚の異なる赤色 表示用の第2の層、緑色表示用の第2の層および骨色表 40 示用の第2の層を、リフトオフ法を用いて形成する工程

前記非晶質シリコン膜をエッチングにより除去すること によって、互いに大きさの異なる前記赤色表示用間隙 部、前配緑色表示用間隙部および前記青色表示用間隙部 を形成する工程とを含むことを特徴とする光スイッチン グ素子の製造方法。

【請求項27】 更に、前記赤色表示用の第2の層、縁 色表示用の第2の層および青色表示用の第2の層の上 に、赤色表示用透明導電膜、緑色表示用透明導電膜およ 50 所望の膜厚を有する前記音色表示用の第2の層を形成す

*法。

【請求項24】 前記第3のフォトレジスト膜を感光さ せる工程において、感光後の前記第3のフォトレジスト 膜の膜厚T、は、次式(3)の関係を満たす

(3)

び青色表示用透明導電膜をそれぞれ形成する工程を含む ととを特徴とする請求項26記載の光スイッチング素子 の製造方法。

【請求項28】 更に、前記赤色表示用光学多層構造 体、前記録色表示用光学多層構造体および前記青色表示 用光学多層構造体のそれぞれに対して、カバーガラスを 接合するための一対のスペーサを形成する工程を含むこ とを特徴とする請求項26記載の光スイッチング素子の 製造方法。

【請求項29】 前記赤色表示用の第1の層、前記緑色 表示用の第1の層および前記青色表示用の第1の層を形 成する工程は、

前記基板上に、リフトオフ法を用いて、所望の膜厚を有 20 する前記赤色表示用の第1の層を形成する工程と、

前記基板上に、リフトオフ法を用いて、所望の順厚を有 する前記緑色表示用の第1の層を形成する工程と、

前記基板上に、リフトオフ法を用いて、所望の膜厚を有 する前記青色表示用の第1の層を形成する工程とを含む ととを特徴とする請求項26記載の光スイッチング素子 の製造方法。

【請求項30】 前記非品質シリコン(a-Si)膜を 形成する工程は、

前記赤色表示用の第1の層の上に、リフトオフ法を用い て、前記赤色表示用間隙部の大きさに等しい膜厚を有す る第1の非晶質シリコン膜を形成する工程と、

前記緑色表示用の第1の層の上に、リフトオフ法を用い て、前記緑色表示用間隙部の大きさに等しい膜厚を有す る第2の非晶質シリコン膜を形成する工程と、

前記青色表示用の第1の層の上に、リフトオフ法を用い て、前記青色表示用間隙部の大きさに等しい競厚を有す る第3の非晶質シリコン膜を形成する工程とを含むこと を特徴とする請求項26記載の光スイッチング素子の製 造方法。

【請求項31】 前記赤色表示用の第2の層、前記縁色 表示用の第2の層および前記費色表示用の第2の層を形 成する丁程は

前記非晶質シリコン膜の上に、リフトオフ法を用いて、 所望の膜厚を有する前記赤色表示用の第2の層を形成す る工程と、

前記非晶質シリコン膜の上に、リフトオフ法を用いて、 所望の職厚を有する前記録色表示用の第2の層を形成す る工程と、

前記非晶質シリコン膜の上に、リフトオフ法を用いて、

る工程とを含むことを特徴とする請求項26記載の光ス イッチング素子の製造方法。

【請求項32】 前記赤色表示用の第1の層、前記緑色 表示用の第1の層および前記骨色表示用の第1の層を形 成する工程は、

前記基板に、前記赤色表示用の第1の層と同じ3次元形 状を有する第1の凹部と、前記録色表示用の第1の層と 同じ3次元形状を有する第2の凹部と、前記青色表示用 の第1の層と同じ3次元形状を有する第3の凹部とを形 成する工程と、

前記赤色表示用の第1の層、前記緑色表示用の第1の層 および前記青色表示用の第1の層を、前記第1の凹部、 前記第2の凹部および前記第3の凹部に埋め込まれるよ うに形成する工程と、

CMP法を用いて、前記赤色表示用の第1の層、前記線 色表示用の第1の層および前記青色表示用第1の層を所 望の膜厚に成形し平坦化する工程とを含むことを特徴と する請求項26記載の光スイッチング素子の製造方法。

【請求項33】 1次元または2次元に配列された複数 の光スイッチング素子に光を照射することで2次元画像 20 からなる下部基板との間に液晶分子が封入された構造に をカラー表示する画像表示装置であって、

前配光スイッチング素子が、

基板上に、光の吸収のある赤色表示用の第1の層、光の 干渉現象を超としうる大きさを有すると共にその大きさ が可変な赤色表示用間隙部、および赤色表示用の第2の 層を配設した構造を有する赤色表示用光学多層構造体

前記基板上に、光の吸収のある緑色表示用の第1の層、 光の干渉現象を起とし得る大きさを有すると共にその大 きさが可変な緑色表示用間隙部、および緑色表示用の第 30 2の層を配設した構造を有する緑色表示用光学多層構造

前記基板上に、光の吸収のある青色表示用の第1の層、 光の干渉現象を起とし得る大きさを有すると共にその大 きさが可変な青色表示用間隙部、および青色表示用の第 2の層を配設した構造を有する青色表示用光学多層構造

前記赤色表示用間隙部、前記縁色表示用間隙部または前 配肯色表示用間隙部の光学的な大きさを変化させる駆動 手段とを備えたことを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、入射光を反射、透 過若しくは吸収させる機能を有する光学多層構造体を用 いてカラー画像を表示するための光スイッチング素子お よびその製造方法、並びに画像表示装置に関する。

[00021

【従来の技術】近年、直視・反射型の画像表示装置は、 情報携帯機器の小型化・省電力化のキーデバイスとなっ

まで文字情報等の白黒の静止画の表示が中心であった が、カラー画像表示および動画表示に対する要求が非常 に高まってきている。しかも、カラー画像表示の品質、 例えば明るさ、色再現性、階調表示の正確さなどに対す る要求も非常に厳しく、色がついているだけのような画 像ではこのような要求を満たすことができなくなってき ている。そのため、このような要求に応えることのでき る直視・反射型画像表示装置用の素子として、高速応答 可能であるとともにフルカラー表示に対応できる光スイ 10 ッチング素子の開発が要望されている。

8

【0003】従来の光スイッチング素子としては、液晶 を用いたもの、マイクロミラーを用いたもの(DMD: Digtal Micro Miror Device 、ディジタルマイクロミラ ーデバイス、テキサスインスツルメンツ社の登録商 標)、回折格子を用いたもの(GLV: Grating Light Valve,グレーティングライトバルブ、SLM(シリコン ライトマシン) 社) 等がある。

【0004】液晶を用いた従来の反射型画像表示装置 は、ガラスからなる上部基板と、シリコンまたはガラス なっており、上部透明電極と下部電極との間に電圧を印 加し、液晶分子の方向を制御して偏向面を回転させると とにより光スイッチングを行うものである。

【0005】しかしながら、液晶は応答速度が速いもの でも数ミリ秒程度でしかなく、高速応答特性が悪い。そ のため、液晶を用いた従来の反射型画像表示装置は、迷 い動きの動画表示を行った際、輪郭がぼやけてしまって 精確な表示ができないという問題がある。また、液晶を 用いた反射型画像表示装置は、偏光板を必要とするた め、光の利用効率が低い。さらに、液晶を用いた反射型 画像表示装置は、現状では白黒表示が主流であり、カラ 一画像表示装置としての明るさ、色再現性、階調表示の 精確さという点で十分満足できるものは実用化されてい ない。

【0006】マイクロミラーを用いた光スイッチング素 子は、マイクロミラーの角度を制御することにより入射 光をスイッチングするものである。マイクロミラーを用 いた光スイッチング素子は、DMD(Digital Micro Mi ror Device, デジタルマイクロミラーデバイス、米国テ キサスインスツルメンツ社の登録商標)に代表されるよ うに、既に多くの実施例を有している。マイクロミラー は、大きく分けて一点で支持される片持ち架構造と二点 で支持される捩れヒンジ構造との二種類に分類され、静 電力、圧電素子、熱アクチュエータなどを利用して駆動 される。

【0007】片持ち梁構造の場合、各マイクロミラーは 基板に対して水平な状態で支持され、マイクロミラーと これに対応する駆動電極との間に電位差を与えると、静 電引力が発生し、そのマイクロミラーが対応する駆動電 ている。また、との種の情報携帯機器においては、これ SO 極に向かって傾斜する。傾斜したマイクロミラーと傾斜 (6)

していないマイクロミラーとでは入射光を異なる角度で 反射させるので、これにより入射光を二方向にスイッチ ングすることができる。マイクロミラーと駆動電極との 間に与えた電位差を取り除くと、マイクロミラーを支持 しているヒンジ部のばね力によって、マイクロミラーは 元の位置に復帰する。

【0008】一方、捩れヒンジ構造のマイクロミラーで は、各マイクロミラーが一対のヒンジ部により共通の上 部基板に支持されている。下部基板には、各マイクロミ ラーに対応させて、それぞれ--対の電極が設けられてい 10 て用いた場合、全体の小型化が困難となる。 る。各マイクロミラーと一対の電極のうちの一方の電極 との間、およびそのマイクロミラーと他方の電極との間 には、同じ電位差を生じさせており、これにより、その マイクロミラーは下部基板に対して水平に保たれてい

【0009】ととで、例えば一方の電極に加える電圧を 大きくし、他方の電極に加える電圧を小さくすることに よって、マイクロミラーと対応する一対の電極のそれぞ れとの間に生じる静電引力に不釣合いを生じさせ、マイ クロミラーを一対の電極のうちのどちらかに向かって傾 20 射面が同一平面上に揃うよう調整が必要となる。 ける。これにより、マイクロミラーは異なる二方向のう ちのどちらかに傾くととになるので、入射光を異なる二 方向に反射させてスイッチングすることができる。この ようなマイクロミラーにおいては、光を偏向できる角 度、すなわち、二方向の反射光の角度の差が機械的なミ ラーの振れ角の二倍となり、偏向できる角度が大きくな

【0010】しかしながら、とのようなマイクロミラー の応答速度は一般に数マイクロ秒程度であり、高速性が 十分ではない。また、画像表示装置に用いる場合には、 コントラストを向上させるために光を偏向できる角度を 増大させる必要があり、そのため応答速度が一層低下す るという問題がある。したがって、マイクロミラーを用 いた光スイッチング素子は、プロジェクション型の画像 表示装置には既に用いられているが、直視型の画像表示 装置への適用は困難である。

【0011】また、回折格子を用いた光スイッチング素 子として、例えば特表平10-510374号公報に開 示されたGLV(Grating Light Valve,グレーティング ライトバルブ、SLM (シリコンライトマシン) 社) が 40 【0018】 ある。このGLVにおいては、光反射面を持つリポン状 のミラーと下部電極との間に電位差を生じさせ、これに より発生する静電引力によって、リボン状ミラーを入射 光の波長の1/4動かす。こうして、静止状態のリボン 状ミラーと可動リボン状ミラーとの間に1/2波長分の 光路差を作り出すことにより回折光を生じさせ、反射光 を0次回折光方向と1次回折光方向とにスイッチングす る。このとき、光路差を1/2波長までの範囲で制御す ることにより、1次回折光の強度をコントロールすると とも可能である。

10

【0012】GLVは、非常に軽いリボン状ミラーを小 さい距離動かすだけで光のスイッチングを行うことがで きるので、応答速度が数十ナノ秒と速く、高速スイッチ ングに適しているが、以下のようないくつかの問題も有 している。

【0013】第1に、光の回折を生じさせるためには少 なくとも二本のリボン状ミラーが必要であり、光の利用 効率を高めるためには四本以上、現実的には六本のリボ ン状ミラーが必要となる。したがって、1次元に配列し

【0014】第2に、1次回折光は、0次回折光の光軸 に対称な二方向に対してある角度をもって生じるので、 1次回折光を利用するためにはとの二方向に進む光を集 めて一本にするための複雑な光学系が必要となる。

【0015】第3に、電極に電圧を加えない状態では、 静止状態のリポン状ミラーの反射面と可動リポン状ミラ 一の反射面とは理想的には同一平面上にあるはずである が、実際には同一平面上に揃わない。したがって、下部 電極にそれぞれ小さい電圧を加えてすべてのミラーの反

【0016】第4に、GLVは、光源としてレーザを用 い、一次元アレイ伏に集積されたスイッチング素子にラ イン状に成形した光を照射し、その光をミラー等でスキ ャンすることによって2次元画像を得るようにしたプロ ジェクション型の画像表示装置には適しているが、レー ザ以外の光源を用いたり、直視型の画像表示装置に用い ることは原理的に非常に困難である。

【0017】より簡単な構成で実現できるものとして は、米国特許公報5589974号や米国特許公報55 00761号に開示されたものがある。 このライトバル プは、基板(屈折率n、)の上に間隙部(ギャップ層) を挟んで、屈折率が√n。の透光性の薄膜を設けた構造 を有している。この素子では、静電力を利用して薄膜を 駆動し、基板と薄膜との間の距離、すなわち、間隙部の 大きさを変化させるととにより、光信号を透過あるいは 反射させるものである。ととで、薄膜の屈折率は基板の 屈折率n。に対して、√n,となっており、このような 関係を満たすことにより、高コントラストの光変調を行 うことができるとされている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の ような構成の素子では、基板の屈折率 n 、が「4」など の大きな値でなければ、可視光領域においては実現する ことはできないという問題がある。すなわち、透光性薄 膜としては、構造体であることを考えると、窒化珪素 (Si, N,) (屈折率n=2.0) などの材料が望ま しいので、その場合には基板の屈折率 n。 = 4 となる。 可視光領域では、このような透明基板は入手が困難であ り、材料の選択肢は狭い。赤外線等の通信用波長では、 50 ゲルマニウム (Ge) (n=4) などを用いることによ り実現可能であるが、直視・反射型画像表示装置への適 用は現実的には難しいと思われる。

【0019】そこで、本出願人と同一出願人は、先に、基板上に、光の吸収のある第1の層、光の干渉現象を起こし得る大きさを有すると共にその大きさが可変な間隙部、および第2の層を配設した構造を有する光学多層構造体、これを用いた光スイッチング素子および画像表示装置を提案した(特願2000~219599明細書)。この光学多層構造体は、基板上に、第1の層、間隙部および第2の層をこの順で配設した構成のものであ*10

*る。また、この光学多階構造体では、基板の複素屈折率をN, (=n, -i・k, ,n, は屈折率, k, は消衰係数, iは虚数単位)、第1の層の複素屈折率をN (=n, -i・k, ,n, は屈折率, k, は消衰係数)、第2の層の屈折率をn, 入射媒質の屈折率を1.0としたとき、次式(4)の関係を満たすように構成されている。

【0020】 【数1】

$$\left\{ \left(n_1 - \frac{n_2^2 + 1}{2} \right)^2 + k_1^2 - \left(\frac{n_2^2 - 1}{2} \right)^2 \right\} \left\{ \left(n_2 - \frac{n_2^2 + 1}{2} \right)^2 + k_3^2 - \left(\frac{n_2^2 - 1}{2} \right)^2 \right\} < 0$$
 ... (4)

【0021】上記の光学多層構造体を用いることにより、2次元の画像表示装置を構成するのに十分な高速応答が可能で、かつ原理的に単純な構造で光スイッチング素子を実現することができる。更に、光の反射と吸収とを切り替えることができるので、画像表示装置を実現する上で問題となる不要な光の処理を極めて簡単に行うことができる。したがって、この光スイッチング素子は直視・反射型の画像表示装置に好適に用いることができる。

【0022】しかしながら、この光スイッチング素子は、設計被長に対して広い波長域での光スイッチングが可能であり、換言すれば、特性が非常にブロードパンドになる。したがって、この光スイッチング素子をそのままフルカラーの画像表示装置に用いると、色再現性の問題は、液晶を用いた直視・反射型画像表示装置の場合と 30 同様に、光スイッチング素子を封止する際用いるカバーガラス上にカラーフィルタを形成することで解決可能である。この際、カラーフィルタから光の反射面までの距離を小さくすることで、反射型液晶に見られるような、見る角度によって発生する色ずれ等を小さくすることができる。

【0023】上記の光スイッチング素子をフルカラーの 画像表示装置に適用する際の別の問題として、RGB各 色に対して最適設計を行うと、厚さ方向の寸法が上部電 極層をのぞくすべての層で色毎に異なることになるの で、通常の作製プロセスを採用することが困難になると いうことが挙げられる。

【0024】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第1の目的は、簡単な構成で、小型軽量であると共に、特に、速い動きの動画表示が求められる直視・反射型の画像表示装置に好適に用いることができる高速応答可能な光スイッチング素子を提供することにある。

【0025】また、本発明の第2の目的は、各層の厚さ および骨色表示用間隙部に対応する3次元形状を有する 方向の寸法が異なる複数の光学多層構造体を通常の製造 50 非晶質シリコン (a-Si) 膜を、第2のグレースケー

プロセスで共通の基板に作製するととにより、カラー表示用の光スイッチング素子を簡単な工程で実現できる光スイッチング素子の製造方法を提供することにある。 【0026】本発明の第3の目的は、小型軽量かつ省電力であるとともに、光利用効率が高く、高品質フルカラー表示および速い動きの動画表示が可能な画像表示装置

[0027]

を提供することにある。

【課題を解決するための手段】本発明による光スイッチ ング素子は、基板上に、光の吸収のある赤色表示用の第 1の層、光の干渉現象を起としうる大きさを有すると共 にその大きさが可変な赤色表示用間隙部、および赤色表 示用の第2の層を配設した構造を有する赤色表示用光学 多層構造体と、基板上に、光の吸収のある緑色表示用の 第1の層、光の干渉現象を起こし得る大きさを有すると 共にその大きさが可変な緑色表示用間隙部、および緑色 表示用の第2の層を配設した構造を有する緑色表示用光 学多層構造体と、基板上に、光の吸収のある青色表示用 の第1の限、光の干渉現象を起こし得る大きさを有する と共にその大きさが可変な青色表示用間隙部、および青 色表示用の第2の層を配設した構造を有する青色表示用 光学多層構造体と、赤色表示用間隙部、緑色表示用間隙 部または青色表示用間隙部の光学的な大きさを変化させ る駆動手段とを有し、駆動手段によって赤色表示用間隙 部、緑色表示用間隙部または青色表示用間隙部の大きさ を変化させることにより、入射した光の反射、透過もし くは吸収の量を変化させるものである。

【0028】本発明による光スイッチング素子の製造方法は、基板上に、互いに酸厚の異なる赤色表示用の第1の層、緑色表示用の第1の層を、第1のグレースケールマスクを用いて形成する工程と、赤色表示用の第1の層、緑色表示用の第1の層および青色表示用の第1の層の上に、犠牲層として、互いに大きさの異なる赤色表示用間隙部、緑色表示用間隙部はよび青色表示用間隙部に対応する3次元形状を有する非異類シリフン(2-5i)畸を、第2のグレースなった。

ルマスクを用いて形成する工程と、非晶質シリコン膜の 上に、互いに膜厚の異なる赤色表示用の第2の層、緑色 表示用の第2の層および青色表示用の第2の層を、第3 のグレースケールマスクを用いて形成する工程と、非晶 質シリコン膜をエッチングにより除去することによっ て、互いに大きさの異なる赤色表示用間隙部、緑色表示 用間隙部および青色表示用間隙部を形成する工程とを含 むものである。

【0029】本発明による他の光スイッチング第子の製 造方法は、基板上に、互いに膜厚の異なる赤色表示用の 10 第1の層、緑色表示用の第1の層および青色表示用の第 1の層を、リフトオフ法を用いて形成する工程と、赤色 表示用の第1の層、緑色表示用の第1の層および青色表 示用の第1の層の上に、犠牲層として、互いに大きさの 異なる赤色表示用間隙部、緑色表示用間隙部および青色 表示用間隙部に対応する3次元形状を有する非晶質シリ コン(a-Si)膜を、リフトオフ法を用いて形成する 工程と、非晶質シリコン膜の上に、互いに膜厚の異なる 赤色表示用の第2の層、緑色表示用の第2の層および青 色表示用の第2の層を、リフトオフ法を用いて形成する 20 れるものである。 工程と、非晶質シリコン膜をエッチングにより除去する ととによって、互いに大きさの異なる赤色表示用間隙 部、緑色表示用間隙部および骨色表示用間隙部を形成す る工程とを含むものである。

【0030】本発明による画像表示装置は、1次元また は2次元に配列された複数の光スイッチング素子に光を 照射することで2次元函像をカラー表示するものであっ て、光スイッチング素子が、基板上に、光の吸収のある 赤色表示用の第1の層、光の干渉現象を起こしうる大き さを有すると共にその大きさが可変な赤色表示用間隙 部、および赤色表示用の第2の層を配設した構造を有す る赤色表示用光学多層構造体と、基板上に、光の吸収の ある緑色表示用の第1の層、光の干渉現象を起こし得る 大きさを有すると共にその大きさが可変な緑色表示用間 隙部、および緑色表示用の第2の層を配設した構造を有 する緑色表示用光学多層構造体と、基板上に、光の吸収 のある青色表示用の第1の層、光の干渉現象を起とし得 る大きさを有すると共にその大きさが可変な青色表示用 間隙部、および青色表示用の第2の層を配設した構造を 有する青色表示用光学多層構造体と、赤色表示用間隙 部、緑色表示用間隙部または青色表示用間隙部の光学的 な大きさを変化させる駆動手段とを備えたものである。 【0031】本発明による光スイッチング素子では、駆

動手段によって、赤色、緑色、青色表示用光学多層構造 体の赤色、緑色、青色表示用間隙部の光学的な大きさが 変化することにより、入射光に対してスイッチング動作 がなされ、カラー表示が実現できる。

【0032】本発明による光スイッチング素子の製造方 法では、第1,第2,第3のグレースケールマスクを用 いるようにしたので、工程数を減少させることができ、 50 び青色表示用の第2の層14Bをこの順で配設して構成

14 各層(または間隙部)の膜厚(または大きさ)が各色で

異なる赤色、緑色、青色表示用光学多層構造体を容易に 精度良く形成できる。

【0033】本発明による光スイッチング素子の他の製 造方法では、リフトオフ法を用いるようにしたので、通 常の製造プロセスの繰り返しによる製造が可能となると ともに、プロセス条件の設定が容易になる。

【0034】本発明による画像表示装置では、1次元あ るいは2次元に配列された本発明の複数の光スイッチン グ素子に対して光が照射されるととによって2次元カラ 一画像が表示される。

[0035]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して詳細に説明する。

【0036】(第1の実施の形態)図1および図2は、 本発明の第1の実施の形態に係る光スイッチング素子の 概略を表している。この光スイッチング素子10は、例 えばPDA (Personal Digital Assistant). 携帯端末 などの情報携帯機器のフルカラーディスプレイに用いら

【0037】光スイッチング素子10は、赤色表示用光 学多層構造体10尺,緑色表示用光学多層構造体10 G、青色表示用光学多層構造体10Bを一つずつ有して おり、これによりカラー表示に対応することができる。 赤色、緑色、青色表示用光学多層構造体10R、10 G. 10 Bは、基板 1 1上に一方向に配列されている。 この光スイッチング索子10の平面形状における寸法 は、例えば5インチSVGA、800×600ピクセル の直視・反射型画像表示装置の場合であれば、縦147 μm×機147μmに収まっている。

【0038】赤色表示用光学多層構造体10Rは、基板 11上に、この基板11に接して形成された、光の吸収 のある赤色表示用の第1の層12R、光の干渉現象を起 とし得る大きさを有するとともにその大きさを変化させ ることのできる赤色表示用間隙部13R、および赤色表 示用の第2の層14Rをこの順で配設して構成したもの である.

【0039】緑色表示用光学多層構造体10Gは、基板 11上に、この基板11に接して形成された、光の吸収 のある緑色表示用の第1の層12G、光の干渉現象を起 とし得る大きさを有するとともにその大きさを変化させ るととのできる緑色表示用間隙部13G、および緑色表 示用の第2の層14Gをこの順で配設して構成したもの

【0040】また、青色表示用光学多層構造体10B は、基板11上に、この基板11に接して形成された、 光の吸収のある青色表示用の第1の層12B、光の干渉 現象を起こし得る大きさを有するとともにその大きさを 変化させるととのできる青色表示用間隙部13B、およ したものである。

【0041】赤色、緑色、青色表示用光学多層構造体1 OR, 10G, 10Bの上方には、図1に示したよう に、例えば酸化ケイ素(SiO。) からなるスペーサ1 8を介して共通のカバーガラス17が接合されている。 図を分かりやすくするため、このカバーガラス17は-部切り欠いて示している。なお、このカバーガラス17 は、この光スイッチング素子10を2次元に多数配設し てなる、後述の光スイッチング素子アレイの全体に共通 のものである。

【0042】カバーガラス17の裏面、すなわちスペー サ16に接合される面には、色再現性を改善するため、 赤色、緑色、青色光学多層構造体 IOR、10G、10 Bに対応して、赤色フィルタ18R、緑色フィルタ18 G、青色フィルタ18Bが公知の方法で形成されてい る。基板11の表面からカバーガラス17の裏面(赤 色、緑色、脊色フィルタ18尺、18G、18Bの裏 面)までの距離(すなわち、スペーサ16の高さ)は例 えば2. 2μmと短く、見る角度により色ずれが生じな いようになっている。

【0043】基板11は、カーボン(C)、グラファイ ト (黒鉛) などの非金属、タンタル (Ta) などの金 属、酸化クロム (CrO) などの酸化金属、窒化チタン (TiN_x) などの定化金属。シリコンカーバイド (S iC)などの炭化物、シリコン(Si)などの半導体等 の、不透明で光の吸収のある材料により形成されたも の、あるいは、これら光の吸収のある材料の薄膜を透明 基板上に成膜したものとしてもよい。 基板11は、ま た、例えばガラス,プラスチックなどの透明材料若しく してもよい。

【0044】赤色、緑色、青色表示用の第1の層12 R. 12G, 12Bは、光の吸収のある層であり、例え ばTa、Ti、Crなどの金属、CrOなどの酸化金 属、TiN、などの窒化金属、SiCなどの炭化物、シ リコン(Si)などの半導体などにより形成されたもの

【0045】赤色、緑色、青色表示用の第2の層14 R、14G、14Bは、透明材料により形成されたもの であり、例えば、酸化チタン(TiO』)(屈折率2. 4), 窒化珪素 (Si, N,) (屈折率2.0), 酸化 亜鉛(ZnO)(屈折率2.0),酸化ニオブ(Nb, O,) (屈折率2.2),酸化タンタル(Ta, O,) (屈折率2.1), 酸化ケイ素 (SiO) (屈折率2. 0), 酸化スズ (SnO₂) (屈折率2, 0), ITO (Indium-Tin Oxide) (屈折率2.0) などにより形成 されている。

【0048】なお、との赤色、緑色、青色表示用の第2 の暦14R、14G、14Bは、スイッチング動作時に に、ヤング率が高く、丈夫なSi, N. などで形成され たものであることが好ましい。また、赤色、緑色、青色 表示用の第2の層14R,14G,14Bは、後述のよ うに静電気により駆動されるので、赤色、緑色、青色表 示用の第2の層14R、14G、14Bは、その一部に ITOなどからなる透明導電膜である赤色、緑色、青色 表示用透明導電膜15R,15G,15Bを含む複合層 となっている。

16

【0047】赤色,緑色,青色表示用光学多層構造体1 10 0R, 10G, 10Bは、そのすべての層(または間隙 部)において物理的または光学的な膜厚(または大き さ) が各色で互いに異なっている。ただし、赤色、緑 色、背色表示用透明導電膜 15 R、15 G、15 Bは各 色で膜厚が等しくてもよく、本実施の形態では、例えば 20 nmとなっている。

【0048】赤色、緑色、青色表示用の第1の層12 R、12G.12Bの物理的な膜厚は、入射光の波長、 その材料の屈折率と消衰係数、基板11および赤色、縁 色、背色表示用の第2の層14R、14G、14Bの光 20 学定数により決まるものであり、例えば5~80nm程 度の値をとる。本実施の形態においては、赤色表示用の 第1の暦12尺の物理的な順厚は例えば12.8 nm、 緑色表示用の第1の層12Gの物理的な膜厚は例えば2 1.8 nm、青色表示用の第1の層12Bの物理的な膜 厚は例えば16.3 n m に設計されている。

【0049】赤色、緑色、青色表示用の第2の層14 R、14G、14Bの光学的な膜厚は、基板11がカー ボン、グラファイト、炭化物若しくはガラスなどの透明 材料により形成されており、かつ、赤色、緑色、青色表 は消衰係数の小さい半透明材料により形成されたものと 30 示用の第1の層12R,12G,12Bがタンタル(T a)などの消衰係数の大きな金属材料等により形成され ている場合には、「λ/4」(λは入射光の設計波長) 以下である。但し、基板11がカーボン、グラファイ ト、炭化物若しくはガラスなどの透明材料により形成さ れ、かつ、赤色、緑色、青色表示用の第1の層12R. 12G, 12Bがシリコン (Si) などの消衰係数の小 さな材料により形成されている場合には、赤色、緑色、 青色表示用の第2の層14R、14G、14Bの光学的 な膜厚は「入/4」より大きく、「入/2」以下であ る。 これは赤色、緑色、青色表示用の第1の層12尺、 12G、12BをSiにより形成した場合の光学アドミ ッタンスの軌跡がアドミッタンスダイアグラム上で上方 に移動するため、赤色、緑色、青色表示用の第2の**層**1 4R、14G、14Bとの交点が実軸よりも上側(虚軸 上で+側)となるためである。

【0050】なお、以上の膜厚は厳密に「入/4」「入 /2」でなくとも、これらの近傍の値でもよい。これ は、例えば、一方の層の光学膜厚が入/4より厚くなっ た分、他方の層を薄くするなどして補完できるからであ おいては、後述のように可動部として作用するため、特 50 る。このことは他の実施の形態においても同様である。

よって、本明細書においては、「λ/4」の表現には 「ほぼ入/4」の場合も含まれるものとする。

17

【0051】なお、上述の赤色、緑色、青色表示用の第 2の層14R. 14G. 14Bの光学的特性は、赤色. 緑色、青色表示用の透明導電膜15R,15G,15B を含む複合層としての合成した光学的特性(光学アドミ ッタンス)である。また、赤色、緑色、青色表示用の第 1の暦12R、12G、12Bも、赤色、緑色、青色表 示用の第2の層14R、14G、14Bと同様に<u>互</u>いに 光学的特性の異なる2以上の層で構成された複合層とし 10 てもよく、この場合には複合層における合成した光学的 特性(光学アドミッタンス)が単層の場合と同等な特性 を有するものとする。

【0052】本実施の形態では、赤色、緑色、青色表示 用の第2の暦14R、14G、14Bの物理的な臆厚 (赤色、緑色、青色表示用透明導電膜15R、15G、 15Bの物理的な膜厚を除いた値)は、それぞれ32. 8nm. 31. 7nm. 22. 8nm ttt3. 【0053】赤色,緑色,青色表示用閻辟部13R,1 な大きさ(赤色、緑色、青色表示用の第1の層12尺、 12G, 12Bと赤色. 緑色, 育色表示用の第2の層1 4R, 14G, 14Bとの間隔) が可変であるように設 定されている。赤色、緑色、青色表示用間隙部13R、 13G、13Bを埋める媒体は、透明であれば気体でも 液体でもよい。気体としては、例えば、空気(ナトリウ AD線(589.3nm)に対する屈折率n。= 1. 0)、窒素 (N₂) (n₆=1.0) など、液体として は、水(n。=1.333)、シリコーンオイル (n。 =1. $4\sim1$. 7)、エチルアルコール(n。=1. 3 30 により異なる膜厚になるようにエッチング除去するた 618)、グリセリン (n。=1.4730)、ジョー ドメタン (n。=1.737) などが挙げられる。な お、赤色、緑色、青色表示用間隙部13R,13G,1 3Bを真空状態とすることもできる。

【0054】赤色、緑色、青色表示用間隙部13R、1 3G、13Bの光学的な大きさは、「入/4の奇数倍」 と「入/4の偶数倍(0を含む)」との間で、2値的あ るいは連続的に変化するものである。これにより入射光 の反射、透過若しくは吸収の量が2値的あるいは連続的 に変化する。なお、上記赤色、緑色、青色表示用の第1 の暦12R, 12G, 12Bおよび赤色, 緑色, 青色表 示用の第2の層14R. 14G、14Bの膜厚の場合と | 同様に、 λ / 4 の倍数から多少ずれても、他の層の膜厚 あるいは屈折率の多少の変化で補完できるので、「入/ 4」の表現には、「ほぼ入/4」の場合も含まれるもの とする。

【0055】本実施の形態においては、赤色、緑色、青 色表示用間隙部13R, 13G, 13Bの光学的な大き さは「λ/4」、すなわち、それぞれ162,5 nm、 137. 5nm、112. 5nmとなっている。

【0056】上記のような構成を有する光スイッチング 素子10は、図3ないし図18に示した製造方法により 製造するととができる。

【0057】まず、図3に示したように、例えばカーボ ンからなる基板11を用意する。そして、図4に示した ように、例えばCVD (Chemical Vapor Deposition: 化学気相成長) 法により、基板 1 1上に、上述した材料 からなる薄膜として例えばタンタル (Ta) 膜41を成 膜する。上述のように、本実施の形態においては、赤色 表示用の第1の層12尺の順厚は例えば12.8 nm、 緑色表示用の第1の階12Gの膜厚は例えば21.6n 皿、青色表示用の第1の層12Bの膜厚は例えば16. 3nmに設定しているが、図4の工程で成膜するタンタ ル膜41の膜厚は、最も厚い緑色表示用の第1の層12 Gの膜厚21.6nmに等しくなるようにする。

【0058】とれに続いて行われる図5ないし図7の工 程は、このタンタル膜41を3次元形状にエッチングす ることにより、互いに膜厚の異なる赤色表示用の第1の 層12尺、緑色表示用の第1の層12日、青色表示用の 3G, 13Bは、後述の駆動手段によって、その光学的 20 第1の層12Bを形成するための工程である。具体的に は、赤色表示用の第1の層12Rは、膜厚21.6nm のタンタル蹼41を8.8 nmエッチング除去すること により形成する。緑色表示用の第1の層12Gは、タン タル膜41がエッチングされないようにして当初の膜厚 を維持させるととにより形成する。 青色表示用の第1の 層12Bは、タンタル膜41を5.3nmエッチング除 去することにより形成する。なお、図7に示したよう に、タンタル膜41の両端部分41A、41Aはエッチ ング除去されない。とのように、タンタル膜41を場所 め、本実施の形態では以下に詳しく説明するようにグレ ースケールマスクを用いている。

> 【0059】まず、図5に示したように、タンタル膜4 1上に第1のフォトレジスト膜21を均一な膜厚に塗布 し、第1のフォトレジスト膜21を、予め作製しておい た第1のグレースケールマスク31を用いて感光させ る。第1のグレースケールマスク31は、電子線やレー ザビームによる直接描画装置を使用して、表面層を特殊 処理した膜厚数mmのガラスプレートをマスク露光する 40 ととにより製作されるグレースケールマスクである。と のようなグレースケールマスクとして、電子線またはレ ーザビームの照射量によって黒レベル (マスクを光が透 通するレベル)を調節することができるものが実用化さ れている(例えば、キャニオンマテリアル社製HEBS (High Energy Beam Sensitive)ガラスブレート)。マ スクの黒レベルを変化させたグレースケールマスクを用 いることにより、フォトレジストの露光量を調節し、感 光されるフォトレジストの厚みを変えることができる。 【0060】このような第1のグレースケールマスク3 50 1を用いて、第1のフォトレジスト膜21を感光させ、

図6に示したような3次元形状に加工する。その後、第 1のフォトレジスト膜21も合わせてタンタル膜41の エッチングを行うことにより、図7に示したように、タ ンタル膜41に第1のフォトレジスト膜21の形状を転 写することができる。

19

【0061】一般的には、例えば、エッチングレートが 1の薄膜を階段状にエッチングしたい場合、フォトレジ*

 $T_{r_1} = R_{r_1} \cdot D_{r_1}$

(ただし、R_{**}はタンタル膜41のエッチングレートに の比を表し、Detは感光後の第1のフォトレジスト膜2 1のうち最も膜厚の小さい部分(すなわち赤色表示用の 第1の層12尺)と、との最も膜厚の小さい部分以外の 部分(すなわち緑色、青色表示用の第1の層12G、1 2B、およびタンタル膜41の両端部分41A, 41 A) との膜厚の差を表す)

【0062】上述のように、赤色表示用の第1の層12 Rの膜厚が最も小さく、緑色表示用の第1の層12Gは 赤色表示用の第1の届12Rよりも8.8nm厚く、青 Rよりも3.5 nm厚い。したがって、タンタル膜41 に対する第1のフォトレジスト膜21のエッチングレー トの比が2であれば、図5の工程では第1のフォトレジ スト膜21を8.8mmの2倍、すなわち17.6mm の膜厚で塗布しておく。そして、図8に示した感光後の 第1のフォトレジスト奠21の膜厚が、赤色表示用の第 1の暦12Rでは0nm (第1のフォトレジスト膜21 は完全に除去される)、緑色表示用の第1の層12Gで は8・8 nmの2倍、すなわち17、6 nm (第1のフ 示用の第1の層12Bでは3.5nmの2倍で7.0n m(第1のフォトレジスト膜21はわずかに残る)とな るようにすればよい。

【0063】上述のような形状に加工された第1のフォ トレジスト膜21とタンタル膜41とを合わせてエッチ ングすると、タンタル膜41に対する第1のフォトレジ スト膜2 1 のエッチングレートの比は2 であるから、第 1のフォトレジスト膜21に覆われていないタンタル膜 4 1 が8.8 n m エッチングされて赤色表示用の第1の 膜厚17.6nmの第1のフォトレジスト膜21がすべ てエッチングされ、タンタル膜41の表面が露出して、 緑色表示用の第1の層12Gが形成される。一方、同時 間内に、タンタル膜41を覆う膜厚7.0nmの第1の フォトレジスト胰21も完全にエッチングされ、さらに タンタル膜41が5.3nmエッチングされて、膜厚1 6. 3 n m の青色表示用の第1の層12Bが形成され ※

 $T_{r_2} = R_{r_2} \cdot D_{r_2}$

(ただし、R₁₂は非晶質シリコン膜42のエッチングレ

*スト膜のエッチングレートが2であれば、必要な形状 (作成したい階段において、ある段と最も低い段との厚 さの差)の2倍の厚さでフォトレジスト鱴を階段状に加 工すればよい。本実施の形態においては、第1のフォト レジスト膜21を感光する工程において、図6に示した 感光後の第1のフォトレジスト膜21の膜厚T+1は、次 式(5)の関係を満たすようになっている。

(5)

※る。

対する第1のフォトレジスト膜21のエッチングレート 10 【0064】このようにしてタンタル膜41をエッチン グにより3次元形状に加工し、図7に示したように、互 いに膜厚の異なる赤色表示用の第1の層12R、緑色表 示用の第1の暦12G. 青色表示用の第1の暦12Bを 形成することができる。

【0065】次に、図8に示すように、相互に大きさが 異なる赤色,緑色,青色表示用間隙部13R,13G. 13Bを形成するための犠牲層として、非晶質シリコン (a-Si)層42を均一な膜厚で形成する。赤色、緑 色. 青色表示用間隙部13R,13G,13Bのうち赤 色表示用の第1の層12Bは赤色表示用の第1の層12~20~色表示用間瞭部13Rの大きさが182.5nmと最も 大きいので、との非晶質シリコン膜42も182.5 n mの膜厚に形成する。

【0066】これに続く図9から図11に示す工程は、 互いに大きさの異なる赤色表示用間隙部13尺、緑色表 示用間隙部13G、青色表示用間隙部13Bを形成する ために、この非晶質シリコン膜42を、これらの赤色。 緑色, 青色表示用間隙部13R, 13G, 13Bに対応 する3次元形状にエッチングする工程である。具体的に は、大きさ162.5mmの赤色表示用間隙部13Rを ォトレジスト膜21は当初の膜厚を維持する)、青色表 30 形成するためには、非晶質シリコン膜42がエッチング されないようにして当初の胰厚を維持させる。大きさ1 37.5 nmの緑色表示用間隙部13Gを形成するため には、非晶質シリコン膜42を25nmエッチング除去 する。大きさ112.5mmの青色表示用階隙部13B を形成するためには、非晶質シリコン膜42を50mm エッチング除去する。なお、図8に示した非晶質シリコ ン膜42の両端部分42A, 42Aは、図11に示した ように完全にエッチング除去される。

【0067】まず、図8に示したように、非晶質シリコ 屬12Rが形成される時間内に、タンタル膜41を覆う 40 ン膜42上に第2のフォトレジスト膜22を均一な膜厚 に塗布し、この第2のフォトレジスト膜22を、予め作 製しておいた第2のグレースケールマスク32を用いて 感光させ、3次元形状に加工する。本実施の形態におい ては、第2のフォトレジスト膜22を感光する工程にお いて、図10に示した感光後の第2のフォトレジスト膜 22の膜厚T。2は、次式(6)の関係を満たすようにな っている。

(6)

レートの比を表し、Dmは感光後の第2のフォトレジス ートに対する第2のフォトレジスト膜22のエッチング 50 ト膜22のうち最も膜厚の小さい部分(すなわち両端部 分42A、42A)と、この最も膜厚の小さい部分以外 の部分(赤色、緑色、青色表示用間隙部13尺、13 G. 13Bとなるべき部分)との膜厚の差を表す)

【0068】感光後の第2のフォトレジスト陸22の具 体的な膜厚の数値の設定については第1のフォトレジス ト膜21の場合と間様なので、その詳細な説明は省略す る。

【0069】その後、第2のフォトレジスト膜22も合 わせて非晶質シリコン膜42のエッチングを行うことに より、図11に示したように、非晶質シリコン膜42に 10 第2のフォトレシスト膜22の形状を転写することがで きる。

【0070】続いて、図12に示したように、タンタル 膜41および非晶質シリコン膜42の上に、プラズマC VD (PECVD: Plazma Enhanced Chemical Vapor D eposition) または低圧CVD (LPCVD: Low Pres sure Chemical Vapor Deposition) により、赤色、緑 色、背色表示用の第2の層14R,14G,14Bを形 成するための窒化ケイ素(SiN_x) 膜43を均一な膜 厚で成膜する。このとき、窒化ケイ素膜43の内部応力 20 は、光スイッチング素子10に必要な応答周波数によっ て調整される必要があり、おおむね100~800MP aの引張り応力が必要となる。本実施の形態では、応答 時間を1μs以下とすることが要求されているので、窒 化ケイ素膜43の引張り応力が200MPaとなるよう な条件で成膜する。なお、赤色、緑色、青色表示用の第 2の暦14R.14G.14Bのうち赤色表示用の第2 の階14尺の膜障が32.8mmと最も厚いので、こと*

ートに対する第3のフォトレジスト膜23のエッチング レートの比を表し、Dagは感光後の第3のフォトレジス ト膜23のうち最も膜厚の小さい部分(すなわち両端部 分43A、43A)と、この最も膜厚の小さい部分以外

 $T_{p,s} = R_{p,s} \cdot D_{p,s}$

の部分(赤色、緑色、青色表示用の第2の層14尺、1 4G, 14B) との膜厚の差を表す)

【0073】感光後の第3のフォトレジスト膜23の具 体的な膜厚の数値の設定については第1のフォトレジス ト膜21の場合と同様なので、その詳細な説明は省略す ъ.

【0074】その後、第3のフォトレジスト膜23も合 わせて窒化ケイ素膜43のエッチングを行うことによ り、図15に示したように、窒化ケイ素膜43に第3の フォトレジスト膜23の形状を転写するとともに、3つ の部分に分割された互いに膜厚の異なる赤色、緑色、青 色表示用の第2の層14R, 14G, 14Bが形成され

【0075】続いて、赤色、緑色、青色表示用透明導電 験15R, 15G, 15Bを形成するための1TO膜

* で成膜される窒化ケイ素膜43の膜厚は32.8 nmと する。

22

【0071】これに続く図13から図15に示す工程 は、互いに膜厚の異なる赤色表示用の第2の層14R。 緑色表示用の第2の階14G.青色表示用の第2の暦1 4 Bを形成するために、この窒化ケイ素膜 4 3 を 3 次元 形状にエッチングする工程である。 具体的には、膜厚3 2. 8 n m の赤色表示用の第2の層14R を形成するた めには、窒化ケイ素膜43がエッチングされないように して当初の膜厚を維持させる。膜厚31.7nmの緑色 表示用の第2の層14Gを形成するためには、窒化ケイ 素膜43を1.1nmエッチング除去する。膜厚22. 8 n mの青色表示用の第2の層14Bを形成するために は、窒化ケイ素膜43を10mmエッチング除去する。 なお、図12に示した窒化ケイ素膜43の両端部分43 A、43Aは、図15に示したように、完全にエッチン グ除去される。

【0072】まず、図13に示したように、窒化ケイ素 膜43上に第3のフォトレジスト膜23を均一な膜厚に 塗布し、との第3のフォトレジスト膜23を、予め作製 しておいた第3のグレースケールマスク33を用いて感 光させ、図14に示したような3次元形状に加工する。 とのとき、図14からわかるように、第3のフォトレジ スト膜23は、膜厚の互いに異なる3つの部分に分割さ れている。本実施の形態においては、第3のフォトレジ スト膜23を感光する工程において、図14に示した感 光後の第3のフォトレジスト膜23の膜厚T。は、次式 (7)の関係を満たすようになっている。

(7)

(ただし、R.,は非晶質シリコン膜43のエッチングレ 30 みで成膜する。赤色、緑色、青色表示用透明導電膜15 R. 15G. 15Bは各色で膜厚を変える必要がないの で、通常のマスクを用いてITO腹をパターニングす る。これにより、図16に示したように、赤色、緑色、 **青色表示用の第2の層14R,14G,14Bの上にそ** れぞれ赤色、緑色、青色表示用透明導電膜 15 R、15 G. 15Bが形成される。

> 【0076】次に、図1および図2に示したスペーサ1 6を形成するための酸化シリコン (SiO₂) 談を基板 11の表面から2.2μmの膜厚になるように成膜し、 との酸化シリコン膜をリフトオフ法によりバターニング する。 とうして、 図17 (A) 。 (B) に示したよう に、赤色、緑色、青色光学多層構造体10R、10G。 10日に対してそれぞれ一対のスペーサ18を形成す

【0077】その後、例えばフッ化キセノン(Xe F、)を用いたドライエッチングにより、犠牲層として の非晶質シリコン膜42を除去する。こうして、図18 および図19に示したように、「入/4」の光学的大き さを有する赤色、緑色、青色表示用間隙部13尺、13 を、均一な厚み、例えば本実施の形態では20nmの厚 50 G。13Bが形成される。とうして、赤色,緑色,青色 表示用光学多層構造体10R、10G、10Bを備えた カラー表示可能な光スイッチング素子10が完成する。 【0078】なお、図1ないし図19では一個の光スイ ッチング素子10を示しているが、実際には、多数の光 スイッチング素子10が基板11上に2次元アレイ状に 作製されて図示しない光スイッチング素子アレイを構成 している。そして、さらにスペーサ16を介してとの光 スイッチング素子アレイ全体に共通のカバーガラス17 (図1参照)が接合される。 カバーガラス 1 7 の裏面に は、色再現性を向上させるための赤色、緑色、青色フィ 10 ルタ18R、18G、18Bが予め形成されている。カ パーガラス17を接合する際には、光スイッチング素子 アレイの内部を窒素 (N_{\star}) またはヘリウム (He) 雰 囲気にして封止する。内部の圧力は、用途に応じて必要 な光スイッチング素子10の減衰を考慮して決定され、 本実施の形態では例えば50KPaのヘリウム雰囲気と する。

23

【0079】その後、2次元アレイ状に形成されている 光スイッチング素子10を個々に分割してチップ化す る。光スイッチング素子10のチップ化は、例えば、ま 20 ずカバーガラス17をダイシングし、その後基板11を ダイシングすることにより行うことができる。

【0080】上記のような構造を有する光スイッチング 素子10の赤色、緑色、青色表示用光学多層構造体10 R. 10G, 10Bは、赤色、緑色、青色表示用間隙部 13R, 13G, 13Bの光学的な大きさを、 入/4の 奇数倍と入/4の偶数倍(0を含む)との間(例えば 「入/4」と「0」との間)で、2値的あるいは連続的 に変化させることによって、入射した光の反射、透過若 しくは吸収の量を変化させるものである。赤色、緑色、 背色表示用光学多層構造体10R, 10G, 10Bを構 成する各層または間隙部は、その光学的または物理的な 膜厚または大きさが各色ととに最適化されており、これ により光スイッチング素子10はカラー表示可能とな

【0081】本実施の形態においては、赤色、緑色、青 色表示用光学多層構造体10尺、10G、10Bは、静 電気により駆動される。すなわち、赤色、緑色、青色表 示用透明導電膜15R、15G、15Bと、赤色,緑 間への電圧印加による電位差で生じた静電引力によっ て、赤色、緑色、青色表示用間隙部13尺、13G、1 3Bの光学的な大きさを、例えば「A/4」と「O」と の間、あるいは「入/4」と「入/2」との間で2値的 に切り替える。勿論、赤色、緑色、青色表示用透明導電 膜15R,15G,15B、赤色、緑色、青色表示用の 第1の層12R,12G,12Bへの電圧印加を連続的 に変化させるととにより、赤色、緑色、青色表示用間隙 部13R、13G、13Bの大きさをある値の範囲で連 続的に変化させ、入射した光の反射、若しくは透過ある 50 の層12Bを接地し0Vとすると、静電引力が発生す

いは吸収等の量を連続的(アナログ的)に変化させるよ うにすることもできる。

【0082】ととで、赤色、緑色、青色表示用間隙部1 3R. 13G. 13Bの光学的な大きさを例えば上記の 「入/4」と「0」との間で2値的に切り替えるとす る。赤色、緑色、青色表示用透明導電膜15R、15 G、15Bと赤色、緑色、青色表示用の第1の層12 R、12G、12Bとの間の電位差がOVであるとき は、図20(A)に示したように、赤色、緑色、青色表 示用の第2の層14R, 14G, 14Bは赤色, 緑色, 青色表示用の第1の層12尺、12G、12Bに対して 離間した状態となり、赤色、緑色、青色表示用間隙部1 3R、13G、13Bの光学的な大きさは例えばすべて 「入/4」である。このとき、入射光は反射され、画面 上は白となる。

【0083】これに対し、赤色、緑色、青色表示用透明 導電膜15R、15G、15Bに正の電圧(本実施の形 態では例えば+10V)を印加し、赤色,緑色,青色表 示用の第1の層12R, 12G, 12Bを接地し0Vと すると、静電引力が発生する。との静電引力により、図 20 (B) に示したように、赤色、緑色、青色表示用の 第2の暦14R, 14G, 14Bが、赤色、緑色、青色 表示用の第1の層12R, 12G, 12Bに密着する。 こうして赤色、緑色、脊色表示用閻隙部13R, 13 G、13Bの光学的な大きさがすべて「0」となる。 C のとき、基板11が例えばカーボンなどの光を吸収のあ る不透明な材料から構成されていれば、入射した光は基 板11に完全に吸収され、画面上は黒となる。

【0084】勿論、赤色、緑色、青色表示用光学多層構 30 造体10R, 10G, 10Bはそれぞれ個別に駆動され ることも可能である。例えば、図20(A)の状態にお いて、緑色、青色表示用透明導電膜15G、15Bに正 の電圧(本実施の形態では例えば+10V)を印加し、 緑色、青色表示用の第1の層12G、12Bを接地し0 Vとすると、静電引力が発生する。この静電引力によ り、図2 1 (A)に示したように、緑色,青色表示用の 第2の暦14日、14日が、緑色、青色表示用の第1の 増12G、12Bに密着する一方、赤色表示用の第2の 届14Rは赤色表示用の第1の層12Rから離間した状 色,青色表示用の第1の層12R,12G,12Bとの 40 態を保つ。こうして、緑色,青色表示用間隙部13G, 13Bの光学的な大きさが「O」となり、赤色表示用間 隙部13Rの光学的な大きさは「入/4」となる。この とき、緑色、青色表示用光学多層構造体10G、10B に入射した光は基板 1 1 に完全に吸収され、赤色表示用 光学多層構造体10Rに入射した光のみが反射されるの で、画面上は赤となる。

【0085】また、例えば、図20(A)の状態におい て、青色表示用透明導電膜15日に正の電圧 (本実施の 形態では例えば+10V)を印加し、青色表示用の第1

る。 との静電引力により、 図21 (B) に示したよう に、青色表示用の第2の層14Bが、青色表示用の第1 の階12日に密着する一方、赤色、緑色表示用の第2の 層14R、14Gは赤色、緑色表示用の第1の層12 R, 12 Gから離間した状態を保つ。とうして、青色表 示用間隙部13Bの光学的な大きさが「O」となり、赤 色、緑色表示用間隙部13R,13Gの光学的な大きさ は「入/4」となる。とのとき、青色表示用光学多層構 造体10Bに入射した光は基板11に完全に吸収され、 赤色、緑色表示用光学多層構造体10尺、10分に入射 10 した光のみが反射されるので、画面上は黄色となる。 【0086】このように本実施の形態では、同一の基板 11上に、各層(または間隙部)の膜厚(または大き さ)が各色で互いに異なる以外は同一の構成を有する赤 色、緑色、青色表示用光学多層構造体10尺、10分、 10日を作製することにより光スイッチング案子10を 作製するようにしたので、簡単な構成でカラー表示可能 な光スイッチング素子10を実現することができる。さ らに、一個の光スイッチング素子10が画面上の1ビク

25

【0087】また、本実施の形態では、基板11および 赤色、緑色、青色表示用の第1の層12R、12G、1 2 Bの屈折率はある範囲の任意の値であれば良いため、 材料の選択の自由度が広くなる。また、基板11を不透 明な材料により構成した場合には、低反射時において入 30 Rを形成するためのフォトレジスト膜61を形成する。 射光は基板 1 1 に吸収されるので、迷光などが発生する 心配はなくなり、画像表示装置に適用した場合にコント ラストが向上する。

子状のリボンが必要となるGLVに比べて構成が簡単で

あり、寸法を小さくすることができる。したがって、画

像表示装置に適用した場合に、小型軽量化が可能となる

とともに、小型であるだけに応答速度が速くなるので、

動きの速い動画表示の品質向上が期待できる。

【0088】加えて、本実施の形態では、1ピクセルに 複数の光スイッチング素子10を割り当てれば、それぞ れ独立に駆動可能であるため、画像表示装置として画像 表示の階調表示を行う場合に、時分割による方法だけで はなく、面積による階調表示も可能である。

【0089】また、本実施の形態では、上述の光スイッ 表示用光学多層構造体10R, 10G, 10Bの各層 (または間隙部)を形成する際に成膜する第1、第2. 第3のフォトレジスト層21,22,23を、第1,第 2. 第3のグレースケールマスク31, 32, 33を用 いて3次元加工するようにしたので、工程数を減少させ ることができ、各層(または間隙部)の膜厚(または大 きさ)が各色で異なる赤色、緑色、青色表示用光学多層 構造体10R, 10G, 10Bを容易に精度良く形成で

【0090】(第2の実施の形態)次に、本発明の第2 50 【0098】続いて、図27に示したように、基板11

の実施の形態に係る光スイッチング素子について説明す る。本実施の形態に係る光スイッチング素子は、図1に 示した第1の実施の形態に係る光スイッチング素子と製 **造方法のみにおいて異なり、その他は、第1の実施の形** 態と同一の構成、作用および効果を有している。よっ て、同一の構成要素には同一の符号を付し、とこではそ の詳細な説明を省略する。

【0091】本実施の形態に係る光スイッチング素子の 製造方法は、以下の点で第1の実施の形態と異なってい る。すなわち、第1の実施の形態においては、各層(ま たは間隙部)の膜厚(または大きさ)が各色で互いに異 なる赤色、緑色、青色表示用光学多層構造体10R、1 OG、10Bを同一の基板11上に形成するために、第 1ないし第3のグレースケールマスク31, 32, 33 を用いる。これに対して、本実施の形態においては、リ フトオフ法を用いて、各色どとに別々の工程で所望の膜 厚を有する層を形成するようにしている。

【0092】以下、図22ないし図49を参照して、本 実施の形態に係る光スイッチング素子の製造方法につい セルを構成するので、例えば1つのピクセルに6本の格 20 て説明する。

> 【0093】まず、図22に示したように、例えばカー ボンからなる基板11を用意する。との基板上に、互い に膜厚の異なる赤色、緑色、黄色表示用の第1の層12 R. 12G. 12Bを、各色ごとに別々の工程で形成す

> 【0094】初めに、との基板11の全面にわたってフ ォトレジストを塗布し、図示しない通常のマスクを用い て露光する。これによりフォトレジストをパターニング し、図23に示したように、赤色表示用の第1の層12 【0095】続いて、図24に示したように、基板11 およびフォトレジスト膜61の全面にわたって、赤色、 緑色,背色表示用の第1の層12R,12G,12Bの 上述した材料からなる薄膜として例えばタンタル(T a) 膜62を成膜する。上述のように、本実施の形態に おいては、赤色表示用の第1の層12Rの麒厚は例えば 12.8 nmであるから、タンタル膜62の膜厚も1 2. 8nmとする。

【0098】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレ チング素子10の製造方法において、赤色、緑色、青色 40 ジスト膜81を、その上に成膜されているタンタル膜6 2とともに除去する。これにより、図25に示したよう に、タンタルからなる所望の膜厚の赤色表示用の第1の 層I2Rが形成される。

【0097】次に、基板11および赤色表示用の第1の 層12Rの全面にわたってフォトレジストを塗布し、図 示しない通常のマスクを用いて露光する。とれによりフ *トレジストをパターニングし、図26に示したよう に、緑色表示用の第1の暦12Gを形成するためのフォ トレジスト膜63を形成する。

ジスト膜67を、その上に成膜されている非晶質シリコ ン膜68とともに除去する。これにより、図34に示し

28

ル(Ta)膜64を成膜する。上述のように、本実施の 形態においては、緑色表示用の第1の層12Gの膜厚は 例えば21.6nmであるから、タンタル蘖64の膜厚 621. 6 nmとする。

たように、 所望の大きさを有する赤色表示用間隙部13 Rを形成するための犠牲層としての非晶質シリコン膜8 8が形成される。

【0089】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレ ジスト膜83を、その上に成膜されているタンタル膜6 4とともに除去する。とれにより、図28に示したよう に、タンタルからなる所望の膜厚の緑色表示用の第1の 層12Gが形成される。

【0107】続いて、基板11、非晶質シリコン膜68 および緑色、青色表示用の第1の層12G、12Bの全 面にわたってフォトレジストを塗布し、図示しない通常 のマスクを用いて露光する。これによりフォトレジスト 10 をバターニングし、図35に示したように、緑色表示用 間隙部13Gを形成するための犠牲層としての非晶質シ リコン膜70(図36参照)を形成するためのフォトレ ジスト膜69を形成する。

【0100】更にまた、基板11および赤色、緑色表示 用の第1の層12R、12Gの全面にわたってフォトレ ジストを塗布し、図示しない通常のマスクを用いて露光 する。とれによりフォトレジストをパターニングし、図 29に示したように、背色表示用の第1の層12Bを形 成するためのフォトレジスト膜65を形成する。

【0108】次に、図36に示したように、フォトレジ スト膜69 および緑色表示用の第1の層12 Gの全面に わたって、非晶質シリコン(a-Si)膜70を成膜す る。上述のように、本実施の形態においては、緑色表示 用間隙部13Gの大きさは例えば137.5nmである から、非晶質シリコン膜70の膜厚も137.5nmと

【0101】続いて、図30に示したように、基板11 およびフォトレジスト膜85の全面にわたって、タンタ ル(Ta)膜66を成膜する。上述のように、本実施の 形態においては、青色表示用の第1の層12Bの膜厚は 20 する。 例えば16.3nmであるから、タンタル膜66の膜厚 も16.3nmとする。

【0109】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレ ジスト膜69を、その上に成膜されている非晶質シリコ ン膜70とともに除去する。これにより、図37に示し たように、所望の大きさを有する緑色表示用間隙部13 Gを形成するための犠牲層としての非晶質シリコン膜? 0が形成される。

【0102】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレ ジスト膜85を、その上に成膜されているタンタル膜8 8とともに除去する。とれにより、図31に示したよう に、タンタルからなる所望の膜障の背色表示用の第1の 層12Bが形成される。

【0110】更にまた、基板11、非晶質シリコン膜6 8.70および青色表示用の第1の層12Bの全面にわ たってフォトレジストを塗布し、図示しない通常のマス G. 12 Bが各色ごとに別々の工程により完成する。次 30 クを用いて篝光する。これによりフォトレジストをバタ ーニングし、図38に示したように、青色表示用間隙部 13 Bを形成するための犠牲層としての非晶質シリコン 膜72(図39参照)を形成するためのフォトレジスト 膜71を形成する。

【0103】以上のようにして、それぞれ所望の腹厚を 有する赤色、緑色、青色表示用の第1の暦12尺、12 に、各色で互いに大きさの異なる赤色、緑色、青色表示 用間隙部13R,13G,13Bを形成するための犠牲 潛としての非晶質シリコン酸を、各色ごとに別々の工程 により形成する。

【0111】次に、図39に示したように、フォトレジ スト膜71 および青色表示用の第1の層12 Bの全面に わたって、非晶質シリコン(a-Si)膜72を成膜す る。上述のように、本実施の形態においては、青色表示 用間隙部13Bの大きさは例えば112.5nmである Rを形成するための犠牲層としての非晶質シリコン膜6 40 から、非晶質シリコン膜72の膜厚も112.5nmと する。

【0104】まず、基板11および赤色、緑色、青色表 示用の第1の層12R, 12G, 12Bの全面にわたっ てフォトレジストを塗布し、図示しない通常のマスクを 用いて露光する。これによりフォトレジストをバターニ ングし、図32に示したように、赤色表示用間隙部13 8(図33参照)を形成するためのフォトレジスト膜6 7を形成する.

【0112】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレ ジスト膜71を、その上に成膜されている非晶質シリコ ン膜72とともに除去する。これにより、図40に示し たように、所望の大きさを有する青色表示用間除部13 Bを形成するための犠牲層としての非品質シリコン膜7 2が形成される。

【0105】次に、図33に示したように、フォトレジ スト膜67 および赤色表示用の第1の層12 Rの全面に わたって、非晶質シリコン(a-Si)膜68を成膜す る。上述のように、本実施の形態においては、赤色表示 用間隙部13Rの大きさは例えば162.5mmである から、非晶質シリコン膜68の膜厚も162.5nmと

【0113】以上のようにして、それぞれ所望の大きさ を有する赤色、緑色、青色表示用間隙部13尺、13

【0106】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレ 50 G、13Bを形成するための犠牲層としての非晶質シリ

コン膜68、70、72が各色ごとに別々の工程により 完成する。次に、各色で互いに膜厚の異なる赤色、緑 色, 青色表示用の第2の層14R, 14G, 14Bを、 各色でとに別々の工程により形成する。

29

【0114】まず、基板11および非晶質シリコン膜6 8. 70. 72の全面にわたって、フォトレジストを塗 布し、図示しない通常のマスクを用いて露光する。これ によりフォトレジストをパターニングし、図41に示し たように、赤色表示用の第2の層14尺を形成するため のフォトレジスト膜73を形成する。

【0115】続いて、図42に示したように、フォトレ ジスト膜73%よび非晶質シリコン膜88の全面にわた って、赤色、緑色、青色表示用の第2の層14R、14 G、14Bの上述した材料からなる薄膜として例えば窓 化ケイ素(SiN、)膜74を成膜する。上述のよう に、本実施の形態においては、赤色表示用の第2の層1 4Rの膜厚は例えば32.8ヵmであるから、窒化ケイ 素膜74の膜厚も32、8nmとする。

【0116】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレー ジスト膜73を、その上に成膜されている窒化ケイ素膜 20 74とともに除去する。これにより、図43に示したよ うに、窒化ケイ素からなる所望の膜厚の赤色表示用の第 2の層14Rが形成される。

【0117】次に、基板11、赤色表示用の第2の層1 4 R および非晶質シリコン膜70、72の全面にわたっ て、フォトレジストを塗布し、図示しない通常のマスク を用いて露光する。これによりフォトレジストをバター ニングし、図44に示したように、緑色表示用の第2の 層14Gを形成するためのフォトレジスト膜75を形成

【0118】続いて、図45に示したように、フォトレ ジスト膜75および非晶質シリコン膜70の全面にわた って、窒化ケイ紫(SiN.)膜78を成膜する。上述 のように、本実施の形態においては、緑色表示用の第2 の層14Gの膜厚は例えば31.7mmであるから、窒 化ケイ素膜76の膜厚も31、7nmとする。

【0119】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレ ジスト膜75を、その上に成膜されている窒化ケイ素膜 76とともに除去する。これにより、図46に示したよ うに、窒化ケイ素からなる所望の膜障の緑色表示用の第 40 2の層 I 4 Gが形成される。

【0120】更にまた、基板11、赤色、緑色表示用の 第2の暦14R、14Gおよび非晶質シリコン膜72の 全面にわたって、フォトレジストを塗布し、図示しない **通常のマスクを用いて露光する。これによりフォトレジ** ストをパターニングし、図47に示したように、青色表 示用の第2の層14Bを形成するためのフォトレジスト 膜77を形成する。

【0121】続いて、図48に示したように、フォトレ

って、窒化ケイ素(SiN,)膜78を成膜する。上述 のように、本実施の形態においては、青色表示用の第2 の暦14日の膜厚は例えば22,8ヵmであるから、窒 化ケイ素膜78の膜厚も22、8 nmとする。

【0122】その後、リフトオフ法を用いて、フォトレ ジスト膜77を、その上に成膜されている窒化ケイ素膜 78とともに除去する。これにより、図49に示したよ うに、窒化ケイ素からなる所望の膜厚の青色表示用の第 2の暦14Bが形成される。

【0123】との後は、第1の実施の形態において図1 8ないし図19を参照して説明した製造工程により、図 1および図2に示したような光スイッチング業子10が 完成する。したがって、この後に続く工程に関する詳細 な説明はこれを省略する。

【0124】上述のように、本実施の形態では、赤色、 緑色,青色表示用光学多層構造体10尺、10G、10 Bの各層を、リフトオフ法を用いて、各色毎に別々の工 程により作製するようにしたので、工程数は多くなる が、一般的なプロセスの反復によりカラー表示可能な光 スイッチング素子10を製造することができる。したが って、グレースケールマスク31、32、33を用いる 第1の実施の形態に比べてプロセス条件を設定しやすい という利点がある。

【0125】(第3の実施の形態)次に、本発明の第3 の実施の形態に係る光スイッチング素子について説明す る。図50および図51は、本実施の形態に係る光スイ ッチング素子80の概略構成を表すものである。光スイ ッチング素子80は、同一の基板81に形成された赤 色、緑色、青色表示用光学多層構造体80R、80G。 30 80Bを有している。

【0126】基板81には、赤色、緑色、青色表示用の 第1の層82R、82G、82Bにそれぞれ対応する3 次元形状を有する第1の凹部81R,第2の凹部81 G、第3の凹部81Bが形成されている。そして、赤 色、緑色、青色表示用の第1の層82R,82G,82 Bは、この第1の凹部81R, 第2の凹部81G, 第3 の凹部81Bに埋め込まれるように形成されている。と れ以外は、基板81および赤色、緑色、青色表示用の第 1の層82R、82G、82Bは第1の実施の形態に係 る基板11および赤色、緑色、青色表示用の第1の層1 2R, 12G, 12Bと同一の構成を有しているので、 これ以上の詳細な説明は省略する。

【0127】赤色、緑色、青色表示用の第1の層82 R, 82G, 82B以外は、光スイッチング素子80 は、すべて第1の実施の形態に係る光スイッチング素子 10と同一の構成、作用および効果を有している。よっ て、同一の構成要素には同一の符号を付し、ここではそ の詳細な説明を省略する。

【0128】以下、図52ないし図55を参照して、本 ジスト膜77および非晶質シリコン膜72の全面にわた 50 実施の形態に係る光スイッチング素子80の製造方法の (17)

うち、第1または第2の実施の形態と異なる工程、すな わち赤色、緑色、青色表示用の第1の層82R、82 G.82Bを形成する工程のみについて説明する。

31

【0129】まず、図52に示したように、例えばカー ボンからなる基板81を用意する。そして、図53に示 したように、この基板81に、赤色表示用の第1の層8 2Rと同じ3次元形状を有する第1の凹部81Rと、緑 色表示用の第1の層82Gと同じ3次元形状を有する第 2の凹部81Gと、青色表示用の第1の層82Bと同じ 3次元形状を有する第3の凹部81Bとを、例えばイオ 10 ンビームを用いて形成する。

【0130】次に、図54に示したように、例えばCV D法により、赤色、緑色、青色表示用の第1の層82 R. 82G、82Bを形成するための薄膜として、例え ばタンタル膜82を基板81の全面にわたって成膜す

【0131】続いて、図55に示したように、CMP (Chemical Mechanical Polishing) 法により、タンタ ル膜82を、赤色、緑色、青色表示用の第1の層82 R. 82G, 82Bの所望の膜厚になるよう成形し、平 20 坦化する。とうして、赤色、緑色、青色表示用の第1の 層82R,82G,82Bが基板81に埋め込まれた状 態で形成される。

【0132】これに続いて、グレースケールマスクを用 いる第1の実施の形態またはリフトオフ法を用いる第2 の実施の形態の製造方法を用いて光スイッチング素子8 0の残りの各層(または間隙部)を形成することができ る。ここでは、その詳細な説明は省略する。

【0133】とのように、本実施の形態によれば、赤 色、緑色、青色表示用の第1の層82R、82G.82 30 【0139】上記実施の形態では、ガラス基板101上 Bが基板81に埋め込まれた状態で形成されるので、赤 色、緑色、青色表示用の第1の層82R,82G,82 Bの表面が同一平面上に描う。したがって、赤色、緑 色、青色表示用の第1の層82R、82G、82Bの臆 厚の差が解消され、赤色、緑色、青色表示用光学多層構 遺体80R、80G、80Bの表面の段差が小さくな る。 これにより、光スイッチング素子80の表面の平坦 度が向上する。

【0134】(画像表示装置) 図56は、本発明の一実 施の形態に係る画像表示装置の一例を表すものである。 との画像表示装置100は、上記各実施の形態に係る光 スイッチング素子10を用いた直視・反射型画像表示装 置である。勿論、光スイッチング素子10に代えて第3 の実施の形態に係る光スイッチング素子80を用いるこ ともできることは言うまでもない。画像表示装置100 は、例えば基板101上に上記光スイッチング素子10 を2次元アレイ状に配置し、直視により画像を見ること ができるようにしている。

【0135】との画像表示装置100によれば、上記各 実施の形態に係る高速応答可能な光スイッチング素子1 50 で、構成が簡単であり、寸法を小さくするととができ

0を用いているので、小型軽量化が可能であり、携帯情 報機器における直視・反射型画像表示装置の用途に好適 であるだけでなく、高速応答可能なので速い動きの動画 表示が可能である。また、光スイッチング素子10は、 反射型液晶と異なり偏光板を必要としないので、この画 像表示装置100は光の利用効率が高く、表示される画 像が明るくなる。

【0136】加えて、光スイッチング素子10は電圧制 御の素子であるので、画像表示装置100に適用した場 合に消費電力が非常に小さくなる。更に、光スイッチン グ索子10の基板11としてカーボンのような光の吸収 のある不透明な材料を用いれば、不要な光を基板 11 に 吸収させるととができるので、との光スイッチング素子 10を用いた画像表示装置100はコントラスト向上が 期待できる。

【0137】以上実施の形態を挙げて本発明を説明した が、本発明は上記実施の形態に限定されるものではな く、種々変形可能である。例えば、上記実施の形態で は、赤色,緑色,骨色表示用光学多層構造体10R,1 OG, 10Bの駆動を静電気を利用して行う光スイッチ ング素子10について説明したが、光学多層構造体の駆 動方法としては、静電気の他、トグル機構や圧電素子な どのマイクロマシンを用いる方法、磁力を用いる方法 や、形状記憶合金を用いる方法、磁力を用いる方法な ど、種々考えられる。

【0138】また、グレースケールマスクを用いる第1 の実施の形態の製造方法と、リフトオフ法を用いる第2 の実施の形態の製造方法は、適宜組み合わせて採用する ととも可能である。

に光スイッチング素子10を2次元アレイ状に配置した 直視・反射型画像表示装置について説明したが、基板1 01の代わりに例えば膜厚2mm以内の柔軟性を有する (フレキシブルな) 基板を用いたベーバー状のディスプ レイとすることができるようにしてもよい。

【0140】更に、上記実施の形態では、本発明の光ス イッチング素子を直視・反射型画像表示装置に用いた例 について説明したが、直視・反射型画像表示装置に限ら ず、ブロジェクション型などの他の画像表示装置への適 40 用も可能であることは明らかである。さらに、例えば光 ブリンタに用いて感光性ドラムへの画像の描きこみをす る等、画像表示装置以外の光ブリンタなどの各種デバイ スにも適用することも可能である。

[0141]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1ないし1 5のいずれか1に記載の光スイッチング繁子によれば、 間一の基板上に、各層(または間隙部)の膜厚(または 大きさ)が各色で互いに異なる以外は同一の構成を有す る赤色、緑色、青色表示用光学多層構造体を有するの

る。したがって、画像表示装置に適用した場合に、小型 軽量化が可能となるとともに、小型であるだけに応答速 度が速くなるので、動きの速い動画表示の品質向上が期 待できるという効果を奏する。また、本発明の光スイッ チング素子は、反射型液晶と異なり偏光板を必要としな いので、本発明の光スイッチング素子を適用した画像表 示装置は光の利用効率が高くなり、表示される画像が明 るくなる。

33

【0142】特に、請求項3、4または14に記載の光スイッチング素子によれば、基板としてカーボンのよう 10 な光の吸収のある材料を用いたので、不要な光を基板に吸収させることができる。したがって、この光スイッチング素子を用いた画像表示装置はコントラスト向上が期待できるという更なる効果をもたらす。

【0143】また、特に、請求項10に記載の光スイッチング素子によれば、静電力により赤色、緑色、青色表示用光学多層構造体を駆動するので、本発明の光スイッチング素子を用いた画像表示装置の消費電力が非常に小さくなる。

【0144】また、請求項16ないし25のいずれか1 20 に記載の光スイッチング素子の製造方法においては、赤 色、緑色、脊色表示用光学多層構造体の各層(または間 隙部)を形成する際に、第1.第2.第3のグレースケ ールマスクを用いるようにしたので、工程数を減少させ ることができ、各層(または間隙部)の膜厚(または大 きさ) が各色で異なる赤色、緑色、青色表示用光学多層 構造体を容易に精度良く形成できるという効果がある。 【0145】また、請求項26ないし32のいずれか1 に記載の光スイッチング素子の製造方法によれば、赤 色、緑色、青色表示用光学多層構造体の各層(または間 30 面図である。 隙部)を形成する際に、リフトオフ法を用いるようにし たので、通常の製造プロセスの繰り返しによる製造が可 能となるとともに、プロセス条件の設定が容易になる。 【0146】また、請求項25または請求項32に配載 の光スイッチング素子の製造方法によれば、赤色、緑 色、青色表示用の第1の層が基板に埋め込まれた状態で 形成されるので、赤色、緑色、青色表示用の第1の層の 表面が同一平面上に揃う。したがって、赤色、緑色、青 色表示用の第1の層の膜厚の差が解消され、赤色、緑 色、青色表示用光学多層構造体の表面の段差が小さくな 40

【0147】請求項33に記載の画像表示装置では、1次元あるいは2次元に配列された本発明の複数の光スイッチング素子に対して光が照射されることによって2次元カラー画像が表示されるので、小型軽量化が可能であり、携帯情報機器における直視・反射型画像表示装置の用途に好適であるだけでなく、高速応答可能なので速い動きの動画表示が可能になる。

る。とれにより、光スイッチング素子の表面の平坦度が

【図面の簡単な説明】

向上するという効果を奏する。

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る光スイッチング素子の概略構成を表す斜視図である。

【図2】図1に示した光スイッチング素子のII-II 線に沿った断面図である。

【図3】図1に示した光スイッチング素子の製造工程を 説明するための断面図である。

【図4】図3の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図5】図4の工程に続く工程を説明するための断面図 である。

(図6)図5の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図7】図6の工程に続く工程を説明するための断面図 である。

【図8】図7の工程に続く工程を説明するための断面図 である。

【図9】図8の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図10】図9の工程に続く工程を説明するための断面 図である。

【図11】図10の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図12】図11の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図13】図12の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図14】図13の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図15】図14の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図16】図15の工程に続く工程を説明するための断 節図である。

【図17】図16の工程に続く工程を説明するための図であり、(A)は平面図、(B)は(A)のB-B線に沿った断面図である。

【図18】図17の工程に続く工程を説明するための平面図である。

【図19】図18に示した光スイッチング素子の断面図であり、(A)は図18のA-A線に沿った断面図、

(B) は図18のB-B線に沿った断面図である。

【図20】図1に示した光スイッチング素子の駆動を説明するための断面図である。

【図21】図1に示した光スイッチング素子の駆動を説明するための断面図である。

【図22】本発明の第2の実施の形態に係る光スイッチ ング素子の製造工程を説明するための断面図である。

【図23】図22の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図24】図23の工程に続く工程を説明するための断50 面図である。

【図25】図24の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図26】図25の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図27】図26の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図28】図27の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図29】図28の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図30】図29の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図31】図30の工程に続く工程を説明するための断。 面図である。

【図32】図31の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図33】図32の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図34】図33の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図35】図34の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図36】図35の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図37】図36の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図38】図37の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図39】図38の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図40】図39の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図41】図40の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図42】図41の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図43】図42の工程に続く工程を説明するための断 面図である。

【図44】図43の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図45】図44の工程に続く工程を説明するための断面図である。:

*【図46】図45の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図47】図46の工程に続く工程を説明するための断面図である。

36

【図48】図47の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図49】図48の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図50】本発明の第3の実施の形態に係る光スイッチ 10 ング素子の概略構成を表す平面図である。

【図51】図50に示した光スイッチング素子の51-51線に沿った断面図である。

【図52】図50に示した光スイッチング素子の製造工程を説明するための断面図である。

【図53】図51の工程に続く工程を説明するための断面図である。

【図54】図52の工程に続く工程を説明するための断面図である。

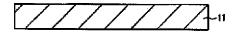
【図55】図53の工程に続く工程を説明するための断 20 面図である。

【図56】本発明に係る画像表示装置の一例の構成を表す図である。

【符号の説明】

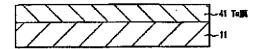
10,80…光スイッチング素子、10R,80R…赤 色表示用光学多層構造体、10G,80G…緑色表示用 光学多層構造体、10B,80B…青色表示用光学多層 構造体、11、81…基板、12R、82R…赤色表示 用の第1の層、12G、82G…緑色表示用の第1の 層、12B、82B…青色表示用の第1の層、13R… 赤色表示用間隙部、13G…緑色表示用間隙部、13B 30 …青色表示用間隙部、14R…赤色表示用の第2の層、 14G…緑色表示用の第2の層、14B…青色表示用の 第2の層、15R…赤色表示用透明導電膜、15G…縁 色表示用透明導電膜、15B…青色表示用透明導電膜、 16…スペーサ、17…カバーガラス、18尺…赤色フ ィルタ、18G…緑色フィルタ、18B…青色フィル タ、21…第1のフォトレジスト層、22…第2のフォ トレジスト層、23…第3のフォトレジスト層、31… 第1のグレースケールマスク、32…第2のグレースケ ールマスク、33…第3のグレースケールマスク、81 R…第1の凹部、81G…第2の凹部、81B…第3の

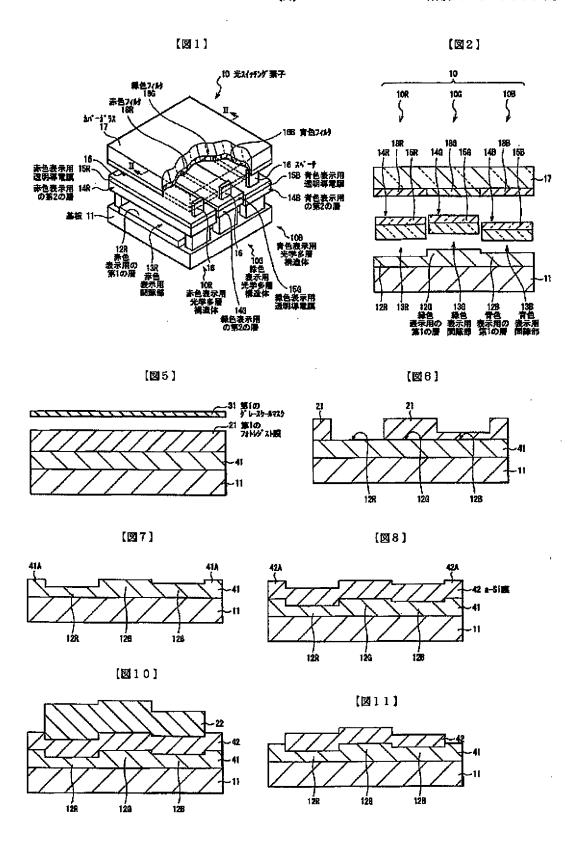
【図3】



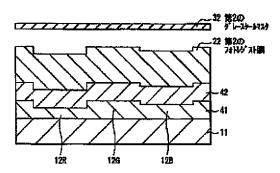
[図4]

凹部、100…画像表示装置

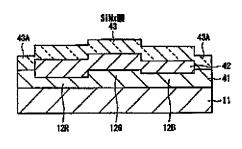




[図8]

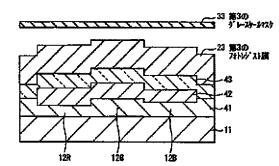


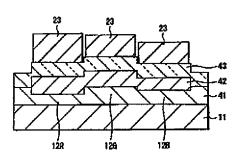
[図12]



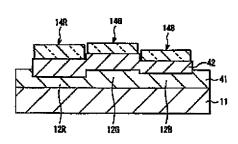
【図14】

[図13]

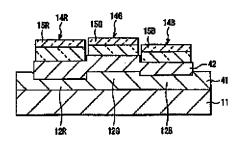




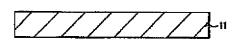
[2215]



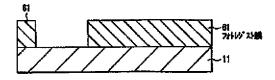
[図16]



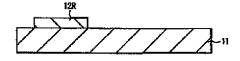
【図22】



[図23]



[图25]

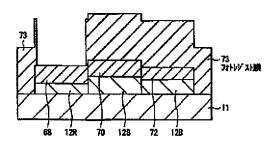


[217] [図18] 41-【図19] [図20] W

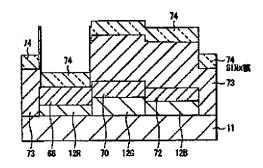
【図21】 【図24】 (A) [図27] [図28] [図26] [図30] [図29] [図32] [231]

[図33] [図34] ·68 第1のa-8i集 [図36] [図35] ·70 第2のa-Si翼 [図37] [図38] [図39] [図40] [図52]

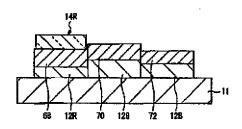
[図41]



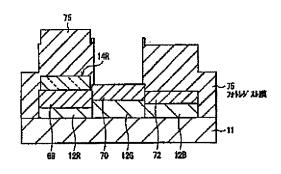
[図42]



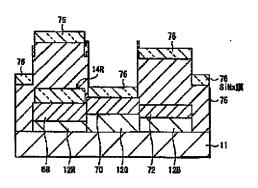
【図43】



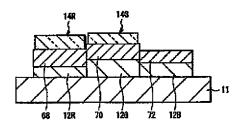
【図44】



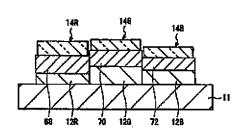
【図45】



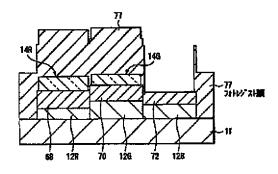
[246]

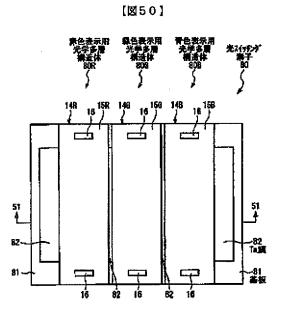


[図49]

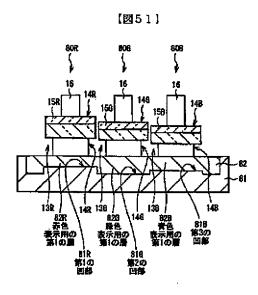


[図47]

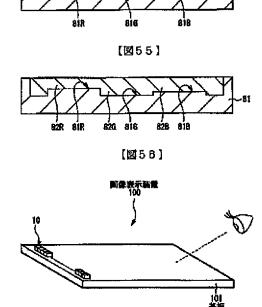




[図53]



[図54]



(27)

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H041 AA02 AA04 AB14 AC06 AZ02 AZ03 AZ08 2H048 GA01 GA07 GA09 GA12 GA22 GA23 GA25 GA35 GA51 GA57 GA60 GA61